

IMAGE PROCESSOR AND METHOD AND STORAGE MEDIUM

Publication number: JP2001119559

Publication date: 2001-04-27

Inventor: HAYASHI JUNICHI; MURAKAMI TOMOCHIKA;
IWAMURA KEIICHI

Applicant: CANON KK

Classification:

- **international:** H04N1/387; G06T1/00; G06T7/60; H04N1/40;
H04N1/387; G06T1/00; G06T7/60; H04N1/40; (IPC1-7):
H04N1/387; H04N1/40

- **European:**

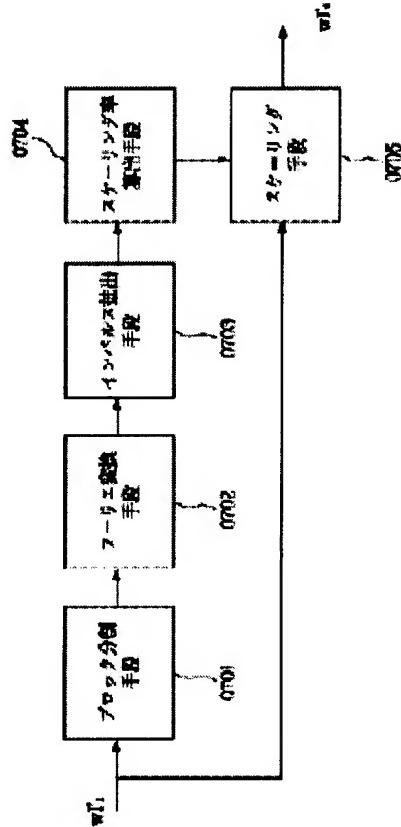
Application number: JP19990298161 19991020

Priority number(s): JP19990298161 19991020

[Report a data error here](#)

Abstract of JP2001119559

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately extract electronic watermark information at a post-stage as a result by properly discriminating geometrical distortion even when the geometrical distortion is given on an image to which the electronic watermark information is imbedded. **SOLUTION:** The image processor is a unit that extracts electronic watermark information from image data to which a registration signal denoting a geometrical state of the image data and the electronic watermark information are to be imbedded in advance in an invisible way to human, and is provided with a conversion means that applies frequency conversion to the image data, a differentiation means that applies differentiation processing to a signal obtained from the conversion means, and a correction means that applies geometrical correction to the image data on the basis of the signal obtained by the differentiation means and the information with respect to the registration signal.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特願2001-119559

(P2001-119559A)

(43)公開日 平成13年4月27日 (2001.4.27)

(51)Int.Cl.⁷
H 04 N 1/387
G 06 T 1/00
7/00
7/60
H 04 N 1/40

識別記号

F I
H 04 N 1/387
G 06 F 15/66
15/70
3 3 0 F 5 C 0 7 7
3 5 0 B 5 L 0 9 6
3 5 0 F

テマコード(参考)

5 B 0 5 7

B 5 C 0 7 6

3 3 0 F 5 C 0 7 7

3 5 0 B 5 L 0 9 6

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全32頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-298161

(22)出願日 平成11年10月20日 (1999.10.20)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 林 淳一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 村上 友近

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(74)代理人 100090538

弁理士 西山 恵三 (外1名)

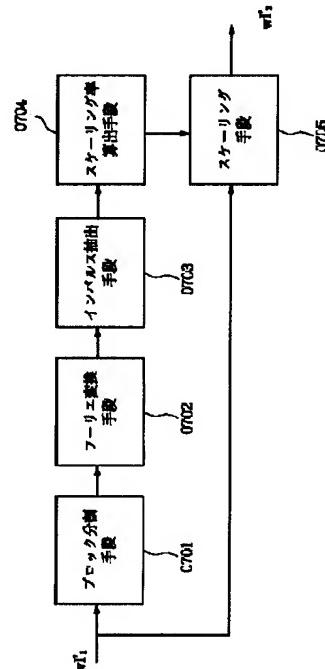
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 画像処理装置及び方法及び記憶媒体

(57)【要約】

【課題】 電子透かし情報が埋め込まれた画像に幾何的な歪みが与えられた場合においても、この歪みを的確に判断できる様にし、結果的に後段の電子透かし情報の抽出を正確に行える様にする。

【解決手段】 画像データの幾何学的な状態を示すレジストレーション信号、及び前記画像データに電子透かし情報が予め人間に目視しにくく埋め込まれているはずの画像データから、該電子透かし情報を抽出する為の画像処理装置であって、前記画像データを周波数変換する変換手段と、前記変換手段により得られる信号に微分処理を施す微分手段と、前記微分手段で得られた信号と、前記レジストレーション信号に関する情報とに基づいて、前記画像データの幾何学的な補正を行う補正手段とを有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像データの幾何学的な状態を示すレジストレーション信号、及び前記画像データに電子透かし情報が予め人間に目視しにくく埋め込まれているはずの画像データから、該電子透かし情報を抽出する為の画像処理装置であって、

前記画像データを周波数変換する変換手段と、

前記変換手段により得られる信号に微分処理を施す微分手段と、

前記微分手段で得られた信号と、前記レジストレーション信号に関する情報とに基づいて、前記画像データの幾何学的な補正を行う補正手段とを有することを特徴とする画像処理装置。

【請求項2】 前記幾何学的な補正是スケーリングであることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項3】 前記電子透かし情報には、前記電子透かしの基準位置を示す位置情報が含まれることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項4】 前記電子透かし情報は、前記位置情報と利用情報を含み、該利用情報には前記装置のID或いはユーザーIDが含まれる請求項3に記載の画像処理装置。

【請求項5】 前記電子透かし情報は、前記位置情報と利用情報を含み、該利用情報には前記装置を制御する為の情報が含まれる請求項3に記載の画像処理装置。

【請求項6】 更に、前記補正が施された画像データから前記電子透かし情報を抽出する抽出手段を有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項7】 前記レジストレーション信号は、前記画像データの周波数領域における所定位置に配置されるインパルス信号であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項8】 前記微分処理は二次微分処理であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項9】 更に、前記変換手段は、前記画像データの一部の色成分に対してのみ周波数変換を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項10】 前記一部の色成分は青色成分であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項11】 画像データの幾何学的な状態を示すレジストレーション信号、及び前記画像データに電子透かし情報が予め人間に目視しにくく埋め込まれているはずの画像データから、該電子透かし情報を抽出する為の画像処理方法であって、

前記画像データを周波数変換する変換ステップと、

前記変換ステップで得られる信号に微分処理を施す微分ステップと、

前記微分ステップで得られた信号と、前記レジストレーション信号に関する情報とに基づいて、前記画像データの幾何学的な補正を行う補正ステップとを有することを

特徴とする画像処理方法。

【請求項12】 画像データの幾何学的な状態を示すレジストレーション信号、及び前記画像データに電子透かし情報が予め人間に目視しにくく埋め込まれているはずの画像データから、該電子透かし情報を抽出する為の画像処理プログラムであって、

前記画像データを周波数変換する変換ステップと、

前記変換ステップで得られる信号に微分処理を施す微分ステップと、

前記微分ステップで得られた信号と、前記レジストレーション信号に関する情報とに基づいて、前記画像データの幾何学的な補正を行う補正ステップとを有することを特徴とする画像処理プログラムを、コンピュータから読み取り可能に記憶した記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子透かし情報が埋め込まれた画像データからこの情報を正確に抽出できる為の処理を行う画像処理装置及び方法及びこの方法を記憶した記憶媒体に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年のコンピュータ及びネットワークの発達は著しく、文字データ、画像データ、音声データ等のマルチメディアデータがコンピュータ、ネットワーク上で頻繁に扱われる様になっている。

【0003】これらマルチメディアデータはデジタルデータである為、詳細で良質なデータの複製を容易に作成することが可能である。この様なデータの著作権を保護する為に、元のデータ中に著作権情報や利用者情報を電子透かし情報として埋め込む技術が利用されることがある。

【0004】例えば、著作権情報や利用者情報が埋め込まれたマルチメディアデータを配布した場合には、これら各マルチメディアデータの使用状況と、このデータから抽出される著作権情報や利用者情報を照らし合わせることにより、正しく使用されているか検証することも可能である。

【0005】この様な電子透かし技術においては、画像の品質と攻撃に対する耐性と埋め込み可能な情報量の3つのパラメータが密接に関わっている。

【0006】画像の品質とは、オリジナルの画像に対する、電子透かし情報が埋め込まれた画像の視覚的な劣化的度合いに相当する。電子透かし技術では、オリジナルの画像データを微量だけ操作する為、電子透かし情報の埋め込み操作をすると、信号レベルでは必ずオリジナルの画像に対して劣化が生じる。しかし、この劣化を人間の視覚が知覚できない様にすれば、オリジナルの画像の持っている価値は失われずに使用可能となる。電子透かし情報の埋め込みによって、視覚的な画質劣化は生じないことが好ましい。

【0007】攻撃に対する耐性とは、電子透かし情報が埋め込まれた画像が種々の攻撃を受けた場合でも、その後電子透かし情報が誤りなく抽出可能である度合いに相当する。なお上記攻撃には、拡大、縮小、位置ずらし等の幾何学的歪みを与える処理、或いはJPEG圧縮の様な非可逆圧縮を行う処理、或いは部分切り取り、ノイズ付加、濃度変換等が存在する。また、電子透かし情報が埋め込まれた画像をプリンタで紙等の記録媒体に出力し、その後スキャナで入力した後に電子透かし情報を抽出する一連の処理についても、画質が微量でも変化する可能性が有れば、これら各処理或いは全部を攻撃であると考えることができる。これらの攻撃を受けても電子透かし情報は正しく抽出されることが好ましい。

【0008】埋め込み可能な情報量とは、電子透かし情報として埋め込むことができる情報量である。これはできるだけ大きなほうが好ましい。

【0009】即ち、電子透かし情報を埋め込むことによる視覚的な画質劣化が無く、種々の攻撃に対しては電子透かし情報の耐性が有り、埋め込み可能な情報量が大きくなる様な、電子透かし情報の埋め込みアルゴリズムが要求される。

【0010】上記3つのパラメータ間にはトレードオフの関係があると言われている。例えば、攻撃に対する耐性を上げようすると、画質劣化が大きくなったり、埋め込み可能な情報量が少なくなったりする。一方、画質劣化を小さくしようとすると、攻撃に対する耐性が小さくなったり、埋め込み可能な情報量も少なくなったりする。一方、埋め込み可能な情報量を多くしようとすると、画質劣化が大きくなったり攻撃に対する耐性が小さくなったりする。

【0011】よって、電子透かし技術の開発は、電子透かし情報の埋め込みが行われる状況に応じて、この状況に最適な方式を検討する必要がある。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】従来、電子透かし情報が埋め込まれた画像データに対して、幾何的な歪みを与える攻撃が施された場合、その後の画像データを電子透かし情報を正確に抽出可能とする為の処理方法は未だ確立されていなかった。

【0013】本発明は上記従来例に鑑みて成されたものであり、電子透かし情報が埋め込まれた画像に幾何的な歪みが与えられた場合においても、この歪みを的確に判断できる様にし、結果的に後段の電子透かし情報の抽出を正確に行える様にすることを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明の画像処理装置によれば、画像データの幾何学的な状態を示すレジストレーション信号、及び前記画像データに電子透かし情報が予め人間に目視しにくく埋め込まれているはずの画像データから、該電子透かし情

報を抽出する為の画像処理装置であって、前記画像データを周波数変換する変換手段と、前記変換手段により得られる信号に微分処理を施す微分手段と、前記微分手段で得られた信号と、前記レジストレーション信号に関する情報とに基づいて、前記画像データの幾何学的な補正を行う補正手段とを有することを特徴とする。

【0015】

【発明の実施の形態】[1] 電子透かし埋め込み装置]以下、本実施の形態における電子透かし埋め込み装置の概要について図を用いて説明する。

【0016】図1に、本実施の形態における電子透かし埋め込み装置を示す。図1に示す様に、電子透かし埋め込み装置は、色成分抽出手段O101、レジストレーション信号埋め込み手段O102、埋め込み位置決定手段O103、付加情報埋め込み手段O104、色成分合成手段O105から構成される。

【0017】電子透かし埋め込み装置には、画像データIが入力される。これは1画素当たり所定の複数ビットが割り当てられた多値画像データである。また本実施の形態では、入力される画像データIがグレイスケール画像データであってもカラー画像データであっても対応可能である。グレイスケール画像データは、1画素当たり1種類の要素から構成されているものであり、カラー画像データは、1画素当たり3種類の要素から構成されているものとする。この3種類の要素とは本実施の形態では赤色成分、青色成分、緑色成分である。しかしながら、別の色成分の組み合わせにも本発明は適用可能である。

【0018】電子透かし埋め込み装置に入力された画像データIは、まず色成分抽出手段O101に入力される。

【0019】入力された画像データIがカラー画像データである場合には、色成分抽出手段O101においてこのカラー画像データから青色成分だけを分離し、後段のレジストレーション信号埋め込み手段O102に出力する。

【0020】一方その他の色成分は後段の色成分合成手段O105に出力する。即ちここでは、電子透かし情報が埋め込まれるべき色成分のみが分離されて電子透かしの処理系に送出される。

【0021】本実施の形態においては青色成分に対して電子透かし情報の埋め込みが行われる。これは赤色成分、青色成分、緑色成分の中で、人間の視覚にとって青色成分が最も鈍感であることによる。よって青色成分に電子透かし情報を埋め込むことは、他の色成分に対して電子透かし情報を埋め込むことに比べて、電子透かし情報による画質劣化が人間の目に知覚しにくくなる効果がある。

【0022】また、入力された画像データIがグレイスケール画像データである場合には、色成分抽出手段O1

01はグレースケール画像データを一旦疑似的なカラー画像データに変換する。ここで疑似的なカラー画像データとは、1画素当たり3種類の要素から構成されるカラー画像データであるが、この場合、3種類の要素の値が全て等しい画像データである。グレースケール画像データは上記疑似的なカラー画像データに変換され、このカラー画像データの中で青色成分を分離し、レジストレーション信号埋め込み手段0102へ出力される。

【0023】一方その他の色成分は後段の色成分合成手段0105に出力する。この様にして、上述したカラー画像データの場合と同様に、青色成分に対して電子透かし情報が埋め込まれる。

【0024】なお、以後の説明では、画像データIがカラー画像データである場合とグレースケール画像データである場合とは、できるだけ区別しない様にして説明する。即ち、カラー画像データと擬似的なカラー画像データとは区別せずに説明する。

【0025】次に、レジストレーション信号埋め込み手段0102について説明する。ここで、レジストレーション信号とは、電子透かし情報の抽出の前処理として幾何的な補正を実行する為に必要とされる信号である。

【0026】レジストレーション埋め込み手段0102には、色成分抽出手段0101で得られた青色成分の画像データが入力される。レジストレーション信号埋め込み手段0102では、画像データに対して一種の電子透かしの技術を用いてレジストレーション信号が埋め込まれる。即ち、レジストレーション信号を埋め込まれた画像データにおいて、人間の視覚はレジストレーション信号を知覚することができない。このレジストレーション信号の埋め込み方法等、詳細は後述する。

【0027】レジストレーション信号埋め込み手段0102はレジストレーション信号が埋め込まれた画像データを出力する。

【0028】次の埋め込み位置決定手段0103は、レジストレーション信号埋め込み手段0102から入力される画像データにおける、付加情報Infの埋め込み位置を決定する。

【0029】埋め込み位置決定手段0103は、入力された画像データと共に、画像中に付加情報Infを埋め込む位置を表す制御データを付加情報埋め込み手段0104に出力する。

【0030】付加情報埋め込み手段0104は、上記画像データと制御データに加えて、付加情報Inf（複数のビット情報）を入力する。この付加情報Infは、青色成分の画像データにおける上記決定された埋め込み位置に、電子透かし技術を用いて埋め込まれる。この電子透かしの技術を用いた付加情報Infの埋め込みについても後述する。

【0031】付加情報埋め込み手段0104からは付加情報Infが埋め込まれた画像データが出力され、色成分

合成手段0105に入力される。

【0032】色成分合成手段0105は、前段（付加情報埋め込み手段0104）までに処理された青色成分と、色成分抽出手段0101から直接入力される赤色成分及び緑色成分とを用いて、通常のカラー画像データの形態に合成する。

【0033】以上の処理により、レジストレーション信号及び付加情報Infが電子透かし技術によって埋め込まれた画像データwIが出力される。

【0034】なお、本実施の形態ではこの画像データwIに種々の幾何的な歪みを生じる攻撃が加えられるものとして説明する。例えば、ユーザーによる意図的な画像編集であり、或いは画像データwIを印刷した後、印刷物をスキャナ等でスキャンニングする動作である。攻撃を受けた画像データは後述する図2のwI'となる。

【0035】以上説明した各手段による全体の流れを、図31に示すフローチャートを用いて説明する。

【0036】まずステップ3402において画像データIが色成分抽出手段0101に入力される。これは写真や印刷物をスキャナなどで読み取り、画像データを生成する工程も含む。更に青色成分を分離し、後段のレジストレーション信号入力に使用する。

【0037】次に、ステップ3403においてレジストレーション信号を発生し、このレジストレーション信号がステップ3404で埋め込まれる。このステップ3404におけるレジストレーション信号埋め込み処理は、図1におけるレジストレーション信号埋め込み手段0102の内部で実行される処理に相当し、詳細な説明は後述する。

【0038】更に、ステップ3405によりマスクが作成され、作成されたマスクは、ステップ3406に入力され、埋め込みビット情報と埋め込み位置の関係を規定する。ステップ3407ではマスクを拡大マスクに拡張する。このマスク・パターン配列対応手段についても詳細な説明は後述する。

【0039】ステップ3403, 3404においてレジストレーション信号が埋め込まれた画像データに対して、ステップ3408において付加情報Infが埋め込まれる。この付加情報埋め込み処理はマクロブロック単位で付加情報Infを画像全体に繰り返し埋め込む。この処理は後述の図10で詳細に述べる。ここで、マクロブロックとは、最小埋め込み単位のことを示し、このマクロブロックに相当する画像領域に1つの完結した付加情報Infの全情報が埋め込まれる。

【0040】上記画像データに対して付加情報Infが埋め込まれた後に、ステップ3409により、電子透かし情報が埋め込まれた画像データwIが出力される。

【0041】上述した様に、この画像データwIは、後述する図32の電子透かし抽出開始処理が実行される前に、種々の幾何的な歪みを生じる攻撃が加えられるかも

しない。

【0042】[2 電子透かし抽出装置] 次に、本実施の形態における電子透かし抽出装置の概要について説明する。

【0043】図2に、本実施の形態における電子透かし抽出装置を示す。図2に示す様に、電子透かし抽出装置は、色成分抽出手段O201、レジストレーション手段O202、及び付加情報抽出手段O203から構成される。

【0044】電子透かし抽出装置には、画像データwI'が入力される。画像データwI'は画像データwIに対して種々の幾何的な歪みを生じる攻撃を受けている可能性を有する画像データである。攻撃には、JPEG圧縮などの非可逆圧縮、スケーリング、回転、印刷&スキャニングなど種々のものを含み、更にこれらの組合せも考えられる。

【0045】従って、画像データwI'はwIとは内容が同一であることが理想的ではあるが、実際にはこの2つの画像データは内容が著しく異なっていることが多い。

【0046】色成分抽出手段O201は、画像データwI'を入力し、青色成分を抽出した後、この青色成分の画像データを後段のレジストレーション手段O202へ出力する。画像データwI'のうち、青色成分以外の赤色成分、及び緑色成分は必要無いのでここで廃棄される。

【0047】レジストレーション手段O202には、色成分抽出手段O201で得られた青色成分の画像データwI₁'が入力される。そしてこの青色成分の画像データwI₁'を用いて、幾何学的な歪みが補正された画像データwI₂'を生成し、付加情報埋め込み開始点pを判別する。

【0048】上述した様に、画像データwI'は画像データwIとは異なるスケールである可能性を有するのに対し、画像データwI₂'は画像データwIと必ず同一のスケールになる。この理由、及び画像データwI₂'を画像データwIと同じスケールにする処理の詳細は後述する。

【0049】ここで付加情報埋め込み開始点pとは、レジストレーション手段O202の後段の付加情報抽出手段O203が実行する抽出処理の開始点を示す情報である。これに関しても詳細は後述する。

【0050】レジストレーション手段O202は、画像データwI₂'及び付加情報埋め込み開始点pの情報を、付加情報抽出手段O203に出力する。

【0051】付加情報抽出手段O203は、付加情報埋め込み手段O103での埋め込み方式に合わせた所定の処理を施すことによって、画像データwI₂'に埋め込まれている電子透かし情報を抽出することが可能であり、抽出された付加情報Infを出力する。

【0052】以上説明した各手段による全体の流れを、図32のフローチャートを用いて説明する。まずステップ3502では画像データwI'が入力される。この画像データwI'は、画像データwIであると予想される画像デ

ータをネットワークやメモリから読み出したり、画像データwIに基づいて印刷した物をスキャナ等でスキャニングしたりすることで得られる。後者の場合には画像データwI'が画像データwIとは著しく異なっている可能性が非常に高い。

【0053】また、この画像データwI'の青色成分のみを抽出され、次のステップに使用される。

【0054】次に、ステップ3503では、入力された青色成分の画像データwI₁'のスケールが補正される。

【0055】更にステップ3504では、入力された青色成分の画像データのオフセットwI₁'が補正される。このスケール合わせ処理、及びオフセット合わせ処理は、図2のレジストレーション手段O202の内部で実行される処理であり、詳細な説明は後述する。

【0056】次に第1のパターン配列を用いた抽出処理がステップ3506において、第2のパターン配列を用いた抽出処理がステップ3505において、スケールとオフセットが既に補正された画像データwI₂'から、夫々埋め込まれている付加情報Infが抽出される。

【0057】統計検定ステップ3507では、上記抽出された電子透かし情報の確からしさを算出、判定され、正しい電子透かし情報ではないと判定されればステップ3502に戻り、電子透かし情報が埋め込まれていると考えられる画像を入力します。一方、充分正確な電子透かし情報であると判定された場合には、ステップ3508の比較処理により電子透かし情報（付加情報Inf）の抽出を行う。また、ステップ3510では上記確からしさを示す情報を後述する信頼性指標Dとして表示する。

【0058】以上の第1のパターン配列を用いた抽出処理、及び第2のパターン配列を用いた抽出処理、及び統計検定処理、及び比較処理は、図2の付加情報抽出手段O203の内部で実行される処理であり、詳細な説明は後述する。

【0059】[3 各部の詳細説明] 次に、各部の詳細な説明をする。

【0060】まず、電子透かし抽出側におけるレジストレーション手段O202、ステップ3503、ステップ3504が実行するレジストレーションという処理について説明する。

【0061】レジストレーション処理とは電子透かし情報の抽出の際に、電子透かし抽出装置に入力された画像データwI'から電子透かし情報が抽出できる様にする前処理である。以下では、まず印刷系の処理が施された画像データがどの様な変化を受けるかを考える。そして、その様な変化に対するレジストレーション処理を考察し、印刷系に対するレジストレーション処理を考える。

【0062】電子透かし抽出装置には、電子透かし埋め込み装置から出力された画像データwIがそのまま入力されるとは限らない。

【0063】例えば、画像データwlがYMC Kインクジェットプリンタによって印刷され、この印刷物をスキャナでスキャンニングする場合を挙げて考察する。

【0064】この時、プリンタによる出力解像度と、スキャナによる入力解像度が異なる場合には、元のカラー画像データwlとスキャンニングで得られた画像データのスケールは異なってしまう。よって、得られた画像データwl'からはそのまま正確に電子透かし情報を抽出できる可能性は少ない。従って、これらのスケールの違いを補正できる手段を備えておくことが必要である。

【0065】本実施の形態では、入力解像度と出力解像度の両方が既知である為、これらの比からスケールの比を算出できる。例えば、出力解像度が600dpiであり入力解像度が300dpiである場合には、印刷前の画像とスキャンニング後の画像のスケールの比は2倍である。よって、算出されたスケールの比にしたがって、適当なスケーリングアルゴリズムを用いて画像データwl'に対してスケーリングを施す。これにより画像データwlと画像データwl'が表す画像サイズを同じスケールにできる。

【0066】しかし、全ての場合に出力と入力の解像度が既知であるとは限らない。双方の解像度が既知でない場合には、上述の方法は使用できない。この場合には、スケールの違いを補正する手段に加えて、更にスケールの比を知る手段が必要である。

【0067】また、画像データwlに印刷系の処理が施された画像は、スキャナのスキャンニングにより入力された後には図3に示す様な画像となる。図3においては0301全体が画像データwl'が表す画像である。この画像データ0301は、画像データwlにより表される本来の画像0302と白色の余白部分0303から構成される。この様な余白は、ユーザーがマウスなどによって切り取った場合には不正確になってしまう。

【0068】以上挙げた点が、印刷系を介して得られた画像データwl'を表す画像には、必ず生じていると考えられ、画像データwlに印刷系の処理が施される場合であれば、これらを解決する必要がある。

【0069】以上、電子透かしを抽出する前に印刷系の処理を少なくとも一度介してから画像データを得る場合について説明したが、この様な状況は人為的な編集によっても起こり得る。

【0070】レジストレーション処理とは上述した様な問題を解決する為の処理であり、付加情報抽出処理の前処理として定義される。

【0071】以下、入出力解像度の比が不明である場合を想定し、上記問題点を解決する為に備えられた、レジストレーション信号埋め込み手段及びレジストレーション手段について説明する。

【0072】[3-1 レジストレーション信号埋め込み処理]まず、レジストレーション信号埋め込み手段0

102(ステップ3404)について詳細を説明する。

【0073】レジストレーション信号埋め込み手段0102は、付加情報埋め込み手段0104の前段に位置するものである。この手段0102は、図2のレジストレーション手段における画像データwl'のレジストレーションに参照されるレジストレーション信号を、元の画像データに予め埋め込むものである。このレジストレーション信号は、電子透かし情報として人間の目に見えにくく画像データ(本実施の形態ではカラー画像データの青色成分)に埋め込まれる。

【0074】図4にレジストレーション信号埋め込み手段0102の内部構成を示す。レジストレーション信号埋め込み手段0102は、図4のブロック分割手段0401、フーリエ変換手段0402、加算手段0403、逆フーリエ変換手段0404、ブロック合成手段0405から構成される。以下、各手段の詳細について解説する。

【0075】ブロック分割手段0401は、入力された画像データを互いに重ならない複数のブロックに分割する。このブロックのサイズは本実施の形態においては2のべき乗に定める。実際はこれ以外のサイズでも適応可能であるが、ブロックのサイズが2のべき乗である場合は、ブロック分割手段0401の後に結合されるフーリエ変換手段0402において高速の処理を行うことが可能である。

【0076】ブロック分割手段0401により分割されたブロックは、二つの集合I₁とI₂に分けられ、このうちI₁は後段のフーリエ変換手段0402に入力され、I₂は後段のブロック合成手段0405に入力される。本実施の形態では、I₁としては、ブロック分割手段0401により得られた各ブロックのうち、画像データwlの中で最も中心付近に位置する一つのブロックが選択され、残りのブロックは全てI₂として選択される。

【0077】これは、本実施の形態が少なくとも一つのブロックを用いることで実現可能であり、ブロックの数が少ないう方が処理時間を短縮できることによる。しかしながら本発明はこれに限らず、I₁として二つ以上のブロックを選択する場合も範疇に含む。

【0078】また、どの様なサイズでブロックに分割され、どのブロックがレジストレーション信号の埋め込み対象に選択されるかという情報は、電子透かし埋め込み装置と、電子透かし抽出装置で共有する必要がある。

【0079】ブロック分割手段0401の分割で得られた画像データの一部I₁は、フーリエ変換手段0402に入力される。

【0080】次にフーリエ変換手段0402は、入力された画像データI₁に対してフーリエ変換を施す。入力された画像データI₁の元のデータ形態を空間領域と呼ぶのに対して、フーリエ変換された後のデータ形態を周波数領域と呼ぶ。フーリエ変換は、入力された全てのブロッ

クに対して施される。なお本実施の形態では、入力されるブロックのサイズが2のべき乗であるので、処理の高速化の為に高速フーリエ変換を用いる。

【0081】高速フーリエ変換とは、フーリエ変換が $n \times n$ 回の演算量を必要とするのに対して、 $(n/2)\log_2(n)$ の演算量で実行可能な変換アルゴリズムである。ただしここで n は正の整数である。高速フーリエ変換とフーリエ変換は、演算結果を得る為の速度が違うだけであり、両者からは等しい結果が得られる。よって本実施の形態では、高速フーリエ変換とフーリエ変換を区別して説明しない。

【0082】尚、フーリエ変換により得られた周波数領域の画像データは振幅スペクトルと位相スペクトルによって表現される。このうち振幅スペクトルだけが加算手段0403に入力される。一方で、位相スペクトルは逆フーリエ変換装置0404に入力される。

【0083】次に、加算手段0403について説明する。加算手段0403には、上記振幅スペクトルと共に、レジストレーション信号と呼ばれる信号rが別に入力される。レジストレーション信号の例としては、図5に示す様なインパルス信号が挙げられる。

【0084】図5では、フーリエ変換されて得られた2次元空間周波数成分のうちの振幅スペクトルが示されている。中心が低周波成分、周囲が高周波数成分である。0501は本来の画像成分が持っている信号成分の振幅スペクトルであり、写真等の自然画像に相当する信号では低域に多くの大きな信号が集中する。一方で高域にはほとんど信号が存在しない。

【0085】なお、本実施の形態では自然画像に一連の処理を施すことを想定して説明するが、本発明はこれに限らず、文書画像、CG画像等も同様に処理しても良い。ただし、本実施の形態は中間濃度が比較的多い自然画像を処理する場合に特に有効である。

【0086】図5は、自然画像の本来持つ信号0501に対して周波数領域の信号の水平垂直ナイキスト周波数成分にインパルス信号0502、0503、0504、0505を加えた本実施の形態の一例である。この例の様に、レジストレーション信号はインパルス性の信号であることが望ましい。これは後述する電子透かし抽出装置において、レジストレーション信号だけを抽出しやすいからである。

【0087】図5では入力信号のナイキスト周波数成分に対してインパルス信号を加えているが、本発明はこれに限定されることはない。即ち、電子透かし情報が埋め込まれた画像が攻撃を受けた場合にもレジストレーション信号が除去されないものであれば良い。上述した様に、JPEG圧縮などの非可逆圧縮方式はローパスフィルタ的な効果がある。よって、ここでの情報圧縮の対象となる高周波成分へインパルス信号を埋めこんでも、圧縮・伸張処理により除去されてしまう可能性がある。

【0088】一方で、低周波成分へのインパルスの埋め込みは、高周波成分への埋め込みと比べて、人間の視覚特性からノイズとして知覚されやすいという欠点がある。よって、本実施の形態では人間の視覚に認識しにくい第1の周波数以上であり、かつ非可逆圧縮・伸張処理により容易に除去されない第2の周波数以下である中間レベルの周波数へインパルス信号を埋め込むものとする。また、このレジストレーション信号は、加算手段0403に入力された各ブロック（本実施の形態では1ブロック）に対して加えられる。

【0089】加算手段0403は、周波数領域の画像データの振幅スペクトルにレジストレーション信号が加えられた信号を逆フーリエ変換手段0404に出力する。

【0090】逆フーリエ変換手段0404は、入力された周波数領域の画像データに対して逆フーリエ変換を施す。この逆フーリエ変換は、入力された全てのブロックに対して施される。上述のフーリエ変換手段0402の場合と同様に、入力されたブロックのサイズが2のべき乗であるので処理の高速化の為に高速フーリエ変換を用いる。逆フーリエ変換手段0404へ入力された周波数領域の信号は、逆フーリエ変換されることにより空間領域の信号に変換され出力される。

【0091】逆フーリエ変換手段0404から出力された空間領域の画像データは、ブロック結合手段0405に入力される。

【0092】ブロック結合手段0405は、ブロック分割手段0405で行われた分割と逆の処理を行う。ブロック結合手段0405の処理の結果、画像データ（青色成分）が再構成されて出力される。

【0093】以上、図1に示したレジストレーション信号埋め込み手段0102の詳細を述べた。

【0094】図4では、レジストレーション信号をフーリエ変換領域において埋め込む方式を説明した。一方で、レジストレーション信号を空間領域において埋め込む方式も考えられる。この方式を図29を用いて説明する。

【0095】図29は、ブロック分割手段3201、加算手段3202、ブロック合成手段3203、逆フーリエ変換手段3204から構成される。

【0096】ブロック分割手段3201及びブロック合成手段3203は、図4におけるブロック分割手段0401及びブロック合成手段0405と同様の動作をする。レジストレーション信号埋め込み手段0102に入力される画像データはまずブロック分割手段3201に入力され、分割される。ここで得られたブロックは加算手段3202に入力される。一方で、レジストレーション信号rは逆フーリエ変換手段3204に入力され、逆フーリエ変換処理により信号r'に変換される。ここで、レジストレーション信号rは、図5に示したものと同様に周波数領域上の信号である。加算手段3202には、ブロック分割手段3201からのブロックと逆フーリエ

変換手段3204からの信号 r' が入力され、夫々加算される。加算手段3202から出力された信号はブロック合成手段3203に入力され、画像データ（青色成分）が再構成されて出力される。

【0097】以上図29の手段構成は、図4の手段構成と同様の処理を空間領域で行うものである。図4の手段構成に比べて、フーリエ変換手段を必要としないので高速な処理を行うことが可能である。

【0098】更に、図29の中で、信号 r' は入力画像データIに対して独立な信号である。よって信号 r' の算出、即ち逆フーリエ変換手段3204の処理は入力画像データIが入力される毎に実行される必要はなく、予め r' を生成しておくことが可能である。この場合には、図29の手段構成から逆フーリエ変換手段3204を除去することもでき、更に高速にレジストレーション信号を埋め込むことができる。このレジストレーション信号を参照するレジストレーション処理については後述する。

【0099】『パッチワーク法』本実施の形態では付加情報Infの埋め込みの為にパッチワーク法と呼ばれる原理を用いている。そこで、まずパッチワーク法の原理を説明する。

【0100】パッチワーク法では画像に対して統計的偏りを生じさせることによって付加情報Infの埋め込みを実現している。

【0101】これを図30を用いて説明する。図30においては、3301、3302は各々画素の部分集合、3303は画像全体である。画像全体3303から二つの部分集合A 3301とB 3302を選択する。

【0102】この二つの部分集合の選択方法は、互いに重ならなければ本実施の形態におけるパッチワーク法による付加情報Infの埋め込みが実行可能である。ただし、この二つの部分集合の大きさや選択方法は、このパッチワーク法によって埋め込まれた付加情報Infの耐性、即ち画像データwlが攻撃を受けた際に付加情報Infを失わない為の強度に大きく影響を及ぼす。これについては後述する。

【0103】今、選択した部分集合Aの要素の持つ値を $\{a_n\}$ 、部分集合Bの要素の持つ値を $\{b_n\}$ とする。 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ は具体的には、各部分集合に含まれる各画素の値（本実施の形態ではカラー画像データ中の青色成分の値に相当）である。

【0104】ここで、次の指標dを定義する。

$$d = 1/N \sum (a_i - b_i)$$

これは、二つの集合の画素値の差の期待値を示している。

【0105】一般的な自然画像に対して、適当な部分集合Aと部分集合Bを選択し、指標dを定義すると、

$$d \neq 0$$

となる性質がある。以降ではdを信頼度距離と呼ぶ。

【0106】一方で、付加情報Infを構成する各ビット

の埋め込み操作として、

$$a'_i = a_i + c$$

$$b'_i = b_i - c$$

という操作を行う。これは部分集合Aの要素全てに対して値cを加え、部分集合Bの要素全てに対してcを減ずるという操作である。

【0107】ここで、先程の場合と同様に、付加情報Infが埋め込まれた画像から部分集合Aと部分集合Bを選択し、指標dを計算する。

【0108】すると、

$$\begin{aligned} d &= 1/N \sum (a'_i - b'_i) \\ &= 1/N \sum \{(a_i + c) - (b_i - c)\} \\ &= 1/N \sum (a_i - b_i) + 2c \\ &= 2c \end{aligned}$$

となり0にはならない。

【0109】即ち、ある画像が与えられた時に、画像に対して信頼度距離dを算出することによって、 $d \neq 0$ ならば付加情報Infは埋め込まれておらず、一方でdが0から一定量以上離れた値であるなら付加情報Infが埋め込まれていると判断できる。

【0110】以上がパッチワーク法の基本的な考え方である。

【0111】このパッチワーク法の原理を応用し、本実施の形態では複数のビットの情報を埋め込む。本方法においては、部分集合Aと部分集合Bの選択の方法についてもパターン配列によって定義している。

【0112】上述の方法においては、原画像の所定の要素に対してパターン配列の要素を加えたり減じたりすることによって、付加情報Infの埋め込みを実現している。

【0113】簡単なパターン配列の例を図9に示す。図9は、1ビットを埋め込む為に 8×8 画素を参照する場合の、元の画像からの画素値の変更量を示すパターン配列である。図9の様に、パターン配列は正の値を持つ配列要素、負の値を持つ配列要素、及び0の値を持つ配列要素から構成される。

【0114】図9のパターンにおいて、 $+c$ の配列要素で示される位置は対応位置の画素値をcだけ上昇させる位置を示し、上述した部分集合Aに相当する位置である。一方 $-c$ の配列要素で示される位置は対応位置の画素値をc減少させる位置を示し、上述した部分集合Bに相当する位置である。また0で示される位置は上述した部分集合A, B以外の位置であることを示す。

【0115】本実施の形態では、画像の全体的な濃度を変化させない為にも正の値を持つ配列要素の個数と負の値を持つ配列要素の個数を等しくしている。即ち、1つのパターン配列において全ての配列要素の和が0になっている。なお、後述する付加情報Infの抽出操作の時にはこの条件が必須である。

【0116】以上の様なパターン配列を用いて付加情報

Infを構成する各ビット情報の埋め込み操作を行う。

【0117】本実施の形態では、図9のパターンを元の画像データにおける互いに異なる領域に複数回配置して画素値を上昇／減少させることにより、複数のビット情報、即ち付加情報Infを埋め込む。言い換えれば、1つの画像の互いに異なる領域に、部分集合AとBの組み合わせだけでなく、部分集合A' とB'、部分集合A'' とB''、…という複数の組み合わせを想定することで、複数のビットからなる付加情報Infを埋め込む。

【0118】なお、本実施の形態では元の画像データが大きい場合には、繰り返し付加情報Infを埋め込むことになる。これはパッチワーク法が統計的性質を利用しているものであることから、統計的性質が現れるのに充分な数を必要とすることによる。

【0119】また、本実施の形態では複数ビットを埋め込む際にパターン配列を用いて画素値を変更する領域が重ならない様にする為、予め互いのビット同志でパターン配列を使用する相対位置を決定する。即ち、付加情報Infを構成する1ビット目の情報を埋め込む為のパターン配列の位置と、2ビット目の情報を埋め込む為のパターン配列の位置の関係は適切に定められる。

【0120】例えば付加情報Infが16ビットで構成されていれば、1～16ビット目の夫々の8×8画素のパターン配列の位置関係は、32×32画素よりも大きいサイズの領域上で画質劣化が少なくなる様に相対的に与えられる。

【0121】更に、上記付加情報Inf（これを構成する各ビット情報）は、画像データが大きい場合には、できるだけ多くの回数繰り返して埋め込む。これは、付加情報Infの各ビットを正しく抽出可能とすることが目的である。特に本実施の形態では、同一の付加情報Infが繰り返し埋め込まれていることを利用した統計的な計測を行うので、上記繰り返しは重要である。

【0122】以上説明した様な埋め込み位置の選択は、図1における埋め込み位置決定手段0103において実行される。次に、この埋め込み位置決定手段の動作について説明する。

【0123】[3-2埋め込み位置決定処理] 図11は埋め込み位置決定手段0113の内部構成を記している。

【0124】図11のマスク作成手段1101は、付加情報Infを構成する各ビット情報の埋め込み位置を規定する為のマスクの作成を行う。マスクとは、各ビット情報に対応するパターン配列（図9参照）の相対的な配置方法を規定する位置情報を備えたマトリクスである。

【0125】図17の1701にマスクの一例を示す。マスクの内部には夫々係数値が割り当てられており、各々の係数値はマスク内で等しい出現頻度を有している。このマスクを用いる場合であれば、最大16ビットからなる付加情報Infを埋め込むことが可能である。

【0126】次にマスク参照手段1102は、マスク作成手段1101で作成したマスクを読みこみ、マスク内の各係数値と、各ビット情報が何ビット目かの情報を対応付けて、各ビット情報を埋め込む為のパターン配列の配置方法を決定する。

【0127】更にマスク・パターン配列対応手段1103は、マスク内の各係数値の位置に各パターン配列の配列要素（8×8サイズ）を展開する。即ち、図17の1701に示されるマスクの各係数値（1マス）を、同図1702の様に8×8倍にして各パターン配列の埋め込み位置として参照可能とする。

【0128】後述の付加情報埋め込み手段0104は、図17の埋め込み先頭座標1702を参照して、パターンサイズを用いて各ビット情報を埋め込むことになる。

【0129】なお、本実施の形態ではマスク作成手段1101に、画像データ（青色成分）を入力する毎に上記マスクを作成する。よって、大きいサイズの画像データを入力する場合には、複数回繰り返して同一の付加情報Infを埋め込むことになる。

【0130】上記の方法では画像から付加情報Infを抽出する場合に、上記マスクの構成（係数値の配列）が鍵の役割を果たす。即ち、鍵の所有者だけが情報の抽出を行えるという効果がある。

【0131】なお本発明は、リアルタイムにマスクを作成せずに、予め作成しておいたマスクをマスク作成手段1101の内部記憶手段などに記憶させておき、必要時に呼び出す場合も範疇に含む。この場合には高速に後段の処理に移行することができる。

【0132】次に、埋め込み位置決定手段0103の中で実行される各処理の詳細を説明する。

【0133】[3-2-1 マスク作成手段]はじめに、マスク作成手段1101について説明する。

【0134】パッチワーク法を用いた付加情報Infの埋め込みにおいて、攻撃耐性を強める為に画素値に大きな操作を加えて情報を埋め込んだ場合（例えばパターン配列のCの値を大きく設定した場合）には、元の画像データが表す画像において画素値の急激な変化の有るいわゆるエッジ部分では画質の劣化は比較的目立ちにくいが、画素値の変化の少ない平坦部では画素値を操作した部分がノイズとして目立ってしまう。

【0135】図13に人間の目で知覚する空間周波数特性を示す。横軸は空間周波数(Radial Frequency)を示し、縦軸は視覚の応答値である。画素値を操作し、情報を埋めこんだ場合、人間の目が敏感に知覚できる低周波数領域では画質劣化が目立つことが図13から分かる。

【0136】その為本実施の形態では、多値画像の2値化処理に通常使用されているブルーノイズマスクやコーンマスクの特性を考慮し、各ビットに対応するパターンの配置を行う。

【0137】次にブルーノイズマスク、コーンマスクの

特性について簡単な説明を行う。

【0138】まず初めにブルーノイズマスクの特性について説明する。

【0139】ブルーノイズマスクはどの様な閾値で2値化してもブルーノイズパターンとなる特性を有する。このブルーノイズパターンとは空間周波数が高周波領域に偏った周波数特性を示すパターンである。

【0140】図37に、あるブルーノイズマスクの一部を示す。

【0141】また図14の1401には、閾値10で2値化したブルーノイズマスクの空間周波数特性の概略図を示す。

【0142】1401の横軸はRadial Frequencyであり、ブルーノイズマスクをフーリエ変換したときの原点（直流成分）からの距離を示している。縦軸はPower spectrumであり、横軸Radial Frequencyの示す距離にある振幅成分の2乗和をとり平均化した値である。なお、同図は画像の2次元周波数特性を1次元グラフ化し視覚的に分かりやすくしたものである。

【0143】図13と比較してみると、ブルーノイズマスクは高周波成分に偏りがある為、人間の目に知覚されにくいことが分かる。従って、インクジェットプリンタ等では、ドットを用いた面積階調で多値画像の階調を表現する際に、ブルーノイズマスクを用いることで、空間周波数成分を高周波に偏らせ、人の目に目立つことなく面積階調を表現できることが知られている。

【0144】次にブルーノイズマスクの生成過程の一例を以下に示す。

1. ホワイトノイズを生成する
2. 階調gの2値画像 P_{g1} （初期値はホワイトノイズマスク）にローパスフィルタリングを行い、多値画像 P'_{g1} を生成
3. 階調 g (初期値: 127) の画像とローパスフィルタリング画像 P'_{g1} (多値) を比較し、誤差の大きい順に、2値画像 P_g の白黒の画素を反転させ、2値画像 P_{g1+1} を得る。
4. 誤差が最小になるまで、2, 3の操作を繰り返し、2値画像 P_{g1} (初期値はホワイトノイズマスク)を少しづつ階調 g (初期値: 127) の2値画像 P_g (ブルーノイズマスク)に変えていく。
5. P_g 画像に階調 $g+1$ ($g-1$) の2値の黒 (白) の点をランダムな位置に与え、2, 3の操作を繰り返し、 P_{g+1} (P_{g-1}) を得る。

【0145】以上の操作を繰り返すことにより、全ての階調でのブルーノイズマスクを作成し、ディザマトリックスを生成する。

【0146】例えば 32×32 のブルーノイズマスクでは1階調ごとに4点増加 (減少) する。

【0147】ただし、このとき256階調持たせる為に前の階調gで決まった黒 (白) のビットは反転できない

為、低または高階調では制限条件が厳しくなり、一様性に乏しいランダムパターンしか得られないという欠点がある。

【0148】図12にブルーノイズマスクを構成する各係数の出現頻度分布 (ヒストグラム) 1201を示す。図12では0~255の全ての値 (係数) がマスク内に同数存在している。

【0149】上記ブルーノイズマスクが多値画像の2値化に用いられる技術は良く知られており、例えば、「J. Opt. Soc. Am A/Vol. 9, No. 11/November 1992 Digital halftoning technique using a blue-noise mask Tehophano Mitsa, Kevin J. Parker」等に詳しく開示されている。

【0150】次にコーンマスクの特性について説明する。

【0151】コーンマスクは、このマスクに含まれる各係数を2値化した場合に、ここで得られた2値情報を表す空間周波数領域上で、図14の1402に示される様に、周期的または擬似周期的なピークが発生することを1つの特徴とする。ただし、低周波領域ではピークが立たない様に設計されている。

【0152】図38に、あるコーンマスクの係数配列の一部を示す。

【0153】コーンマスクをどの閾値で2値化した場合にも、ドット間で適度な距離が保たれる為、低周波領域でのピークは立たない。

【0154】図14の1402に、コーンマスクの閾値10で2値化した場合の空間周波数特性の概略図を示す。1401のブルーノイズマスクの空間周波数特性と同じく、1402の特性でも低周波成分が少ないことが分かる。

【0155】コーンマスクの場合は、閾値が低い場合であっても高い場合であっても、ブルーノイズマスクが持つ低域周波数より高い周波数からピークが発生する為、ブルーノイズマスクに比べて埋め込み位置に密集した部分が少なくなる。その為、付加情報Infを埋め込んだ際に生じる埋め込みノイズは、ブルーノイズに比べて更に目立たなくなる利点がある。

【0156】またコーンマスクを構成する係数の使用頻度も、ブルーノイズマスクの時と同じく、図12の1201で示す出現頻度分布 (ヒストグラム) になる。

【0157】従って、このマスクの係数に対応付けて、付加情報Infを構成する各ビット情報に対応するパターンを、画像データに埋め込む様にするならば、この画像データ中には各ビット情報に対応するパターンを同数配置することができ、結果的に付加情報Infをバランス良く埋め込むことができる。

【0158】本実施の形態では以上の利点から埋め込み参照マスクにコーンマスクを用いることとする。

【0159】[3-2-2 マスク参照手段]マスク作成

手段1101で作成されたマスク（コーンマスク）は、マスク参照手段1102に入力される。

【0160】マスク参照手段1102では、画像に埋め込むNビットの情報の埋め込み位置とマスクの番号（画素値）を対応付けて、埋め込み位置を決定する。

【0161】マスク参照手段1102で行う埋め込み位置決定方法を説明する。

【0162】本実施の形態では上述したコーンマスクを用いるが、ここでは説明を分かりやすくする為、図15の1501に示す4×4マスクを用いて説明する。

【0163】図15のマスクは、4×4個の係数を有し、0～15までの係数値を1つずつ配置しているマスクである。この4×4マスクを用い付加情報Infの埋め込み位置の参照を行う。この説明で用いるマスクの場合には最大16ビットで構成される付加情報Infを埋め込むことができるが、以下8ビットの付加情報Infを埋め込む場合を説明する。

【0164】まず付加情報Infの構成を、図36を用いて説明する。同図の様に付加情報Infは、スタートビットInf₁と利用情報Inf₂から構成される。

【0165】このスタートビットInf₁は、理想位置から実際の付加情報Infが埋め込まれている位置がずれていることを認識し、これに合わせて電子透かし（付加情報Inf）の抽出開始位置を補正する為に、電子透かし抽出装置側に含まれるオフセット合わせ手段で用いられる。詳細については後述する。

【0166】また、利用情報Inf₂は、本来の付加情報、即ち実際に画像データIの付加的情報として利用される情報である。この情報には、例えば画像データWIの不正利用の際に原因を追跡することを目的とするならば、図1に示す装置のID或いはユーザーのID等が含まれる。また、画像データWIの印刷物をコピー禁止にするのであれば、コピーが禁止であることを示す制御情報が含まれる。

【0167】本実施の形態では、スタートビットは5ビットとし、「11111」というビット列を用いる。しかし、本発明はこれに限らず、付加情報Infのうち5ビット以外のビット数をスタートビットとして用いることも可能であり、同様に「11111」というビット列以外を用いることも可能である。ただし、スタートビットのビット数とビット系列は電子透かし埋め込み装置と電子透かし抽出装置で共有しておく必要がある。

【0168】上述した様な4×4個の係数からなるコーンマスクを用いて、スタートビット5ビット、利用情報3ビットの合計8ビットの付加情報Infを埋め込む簡単

<対応表1>

埋め込むビット情報の順序	S1	S2	S3	S4	S5	1	2	3
マスク内の係数	0	1	2	3	4	5	6	7

な例について説明をする。

【0169】しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。例えば32×32のコーンマスクを用いて、スタートビット5bit、利用情報64bitからなる合計69bitの付加情報Infを埋め込み場合等にも適用可能である。

【0170】付加情報Infはスタートビットが5ビット「11111」で利用情報が3ビット「010」とする。夫々1番目が1、2番目が1、3番目が1、4番目が1、5番目が1、6番目が0、7番目が1、8番目が0のビット情報を持つ。

【0171】これら各ビットに相当するパターン（図9参照）の夫々をコーンマスクの係数の1つずつに対応する位置に割り当て、この位置関係に従って元の画像データの各画素値を±c変更する。これにより、1つのコーンマスクに相当するサイズの元の画像データに対して、1つの付加情報Infが埋め込まれることとなる。

【0172】本実施の形態では、付加情報Infを埋めこむ為に最低限必要なビット数に基づいて、ある閾値を決定し、上記コーンマスクにおける、この閾値以下の係数が配置されている位置に、対応する各ビット情報を埋めこむ。これにより付加情報Infのビット数に関わらず1つのコーンマスクには1つの付加情報Infが埋め込まれる。

【0173】なお、本発明は上記方法に限らず、ある閾値以上の係数が配置されている位置に、対応する各ビット情報を埋め込まれる様にし、これを前提に閾値を決定する様にしても良い。

【0174】次に本実施の形態では、埋め込みに用いる閾値以下の係数の個数が、マスク全体の係数の個数において占める割合を、埋め込み充填率と呼ぶことにする。

【0175】8ビットの付加情報Infを整数回正しく埋め込むには、図15のマスク1501内においてどの係数を埋め込み参照位置に用いるかを決定する為の閾値は、8或いは16である必要が有る。この閾値は、耐性及び画質への影響を考慮して最適なものが決定される。

【0176】ここで、マスクの閾値を8とした場合には、埋め込み充填率は50%となる。即ち、上記マスクと照らし合わされる元の画像データのうち50%が、図9のパターン配列を用いた処理の対象になる。

【0177】各ビット情報とマスク内の係数の対応関係の一例を対応表1に示す。

【0178】

【表1】

ここで、S1～S5まではオフセット合わせ処理装置で用いる位置合わせの為のビット情報（スタートビット）である。1～5は5ビットの利用情報である。

【0179】対応表1の対応に従うと、図16の1601で表現された係数（0～7）の位置に相当する入力画像データの画素の位置に各ビット情報がパターン（図9参照）を用いて埋め込まれる。埋め込むビット情報の順序とマスク内の係数値の対応関係は鍵情報の一部であり、この対応関係を知ることなしに各ビット情報の抽出を行うことはできない。本実施の形態では説明を簡単にする為、対応表1の様に0から閾値までの係数値に順にS1～S5と利用情報の3ビットを対応させることとする。

【0180】次に、実際に 32×32 のサイズのコーンマスクを用いて埋めこむ場合の充填率についても少し述べておく。なお、処理の手順はマスク1501を用いた場合と同じである。

【0181】まず最初に、埋め込み時の画質の劣化等を考慮し、付加情報Infの埋め込みを整数回正しく行う為に必要な閾値を決定する。

【0182】更に、付加情報Infを構成する各ビットが等しい繰り返し数で埋め込まれる様にする為、閾値以下の係数の数を付加情報Infを構成するビット数Nで割り、1つのマスクサイズで各ビットを何回埋めめるかを決

＜対応表2＞

各ビット情報の順序	S1	S2	S3	S4	S5	1	2	..	64
コーンマスク内の係数値	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13	..	136, 137

ここでS1～S5はスタートビットであり、オフセット合わせ処理装置で用いる位置合わせの為のビット情報である。1～64は利用情報である。

【0188】ただし本発明はこの対応関係に限らず、0から閾値（または閾値から255）までの係数の位置の全てに、図9のパターンを使用して各ビット情報を順に埋め込むならば、各ビット情報と各係数値との対応関係は別のものであっても良い。

【0189】 32×32 のコーンマスクの場合には、1つのマスク内に同じ係数を持つ位置が夫々4個存在する。

【0190】全ての係数に上記対応表2に基づいて、元の画像データに各ビット情報を埋め込む場合、 $32 \times 32, 64 \times 64$ 等の大きいサイズのコーンマスクならば、付加情報Infを構成する各ビット情報はほぼ等しい回数埋め込まれる。また、元の画像データにおいて同一のビット情報が拡散して埋め込まれる。

【0191】パッチワーク法では、従来各ビット情報に対応するパターン（図9参照）が互いに重なり合わない様にランダム的に埋め込み位置を選んでいたが、本実施の形態では、上記コーンマスクを参照することにより同

定する。

【0183】例えば、0～255までの係数値に相当する元の画像データに、上述した一例のスタートビット5ビットと利用情報64ビットからなる、69ビットの付加情報Infを埋めこむ場合には、例えば閾値を137に設定する。

【0184】この場合、マスク内の有効な係数値の数は138個となる。1つの付加情報Infを表すのに必要なビット数は69個であるから、1つのマスクサイズにおいては各ビット情報は $138/69 = 2$ 回ずつ埋め込むことができる。

【0185】なお、コーンマスクを用いて埋め込み位置を決定する時に、ある閾値以下の係数値を持つ全ての点に対して埋め込みを行う理由は、空間周波数の低周波成分にピークが立たないというコーンマスクの特性を生かす為である。

【0186】上述した様に埋め込み位置を決定した結果、埋め込み充填率50%、埋め込み情報量69ビットとなる場合には、付加情報Infを構成する各ビット情報とコーンマスクを構成する各係数値との関係は対応表2の様になる。

【0187】

【表2】

様の効果を得る事ができ、更に画質劣化も少ない。

【0192】以上の結果、マスク参照手段1102では、各ビット情報に対応する埋め込み位置の座標(x, y)を得る。

【0193】配列S[bit][num]=(x, y) でその情報を表現すると、bitは対応表1の場合、スタートビットS1～S5と利用情報1～3ビットを表す。またnumはコーンマスク内で繰り返し表れる各係数に付けられる順序である。(x, y)にはマスク内の相対座標が収められる。

【0194】以上の操作をマスク参照手段1102で行う。

【0195】[3-2-3 マスク・パターン配列対応手段]マスク参照手段1102で得られた各ビット情報のコーンマスク内での埋め込み位置は、マスク・パターン配列対応手段1103に入力される。

【0196】マスク参照手段1102で決定した埋め込み位置は夫々のビット情報のパターンの位置（8×8画素分）であるので、パッチワーク法では更に図9に示される加算領域（+c）と減算領域（-c）とそれ以外（0）とを割り当てる必要がある。この為、マスク参照手段1102で参照したコーンマスクの全ての位置に図

9に相当する 8×8 サイズのパターン配列を展開する操作をマスク・パターン配列対応手段1103で行う。

【0197】具体的にはマスク参照手段1102で得られた配列S[bit][num]=(x,y)の座標に対して、x座標にはパターン配列の横方向のサイズを掛け、y座標にはパターン配列の縦方向のサイズを掛ける操作を行う。その結果、図17のマスク内の座標1701は、マスク内の1画素が1パターン配列に拡大された先頭座標1702となる。

【0198】この先頭座標から図19に示されるパターン配列を用いると、パターン配列の大きさを持つ領域1703に重なり合わず埋め込みを行うことが可能になる。

【0199】座標(x,y)は座標(x',y')に変化するが、配列S[bit][num]のbitとnumは変化しない。

【0200】従って、配列S[bit][num]のbitに相当する付加情報Infを(x',y')をパターン配列を埋め込む先頭位置とし、複数のビット情報の埋め込みが可能になる。

【0201】なお、マスク・パターン配列対応手段1103によりコーンマスクの各係数が、 8×8 のパターン配列に展開（拡大）された大きなマスクを、拡大マスクと呼ぶ。

【0202】上記拡大マスクのサイズは、(32×8)×(32×8)サイズとなり、このサイズが付加情報Infを少なくとも1つ埋め込む為に必要な最低限の画像単位（マクロブロックとする）となる。

【0203】以上がマスク・パターン配列対応手段1103で行われる操作である。

【0204】一般的に小さなマスクは大きなマスクより作成時にドットの配置位置に自由度が少なく、コーンマスクの様な所望の特性を持つマスクの作成が難しい。例えば小さなマスクを画像データの全体に繰り返し割り当てることで付加情報Infを埋め込む場合には、小さなマスクの持つ空間周波数が画像データ全体に出現する。

【0205】その一方で、一つのマスクからは完結した付加情報Infが抽出されるので、マスクのサイズを大きく設定することによって、切り抜き耐性（部分的な画像データWI'から付加情報Infを抽出できる可能性）は小さくなってしまう。ゆえに、上記切り抜き耐性と画質劣化のバランスを考慮し、マスクのサイズを決定する必要がある。

【0206】以上が図1の埋め込み位置決定手段0103で行われる処理である。

【0207】〔3-3付加情報埋め込み処理〕以上の様にして決定された、画像データへの各ビット情報の埋め込み位置を参照して、図1の付加情報埋め込み手段0104は実際に付加情報Infを埋め込む。

【0208】図10に付加情報Infを繰り返して埋め込む処理の動作の流れを示す。

【0209】図10に示す方式では、画像全体に割り当

て可能なマクロブロックを複数個割り当て、更に、これら全マクロブロックに対してまず1ビット目のビット情報を繰り返して埋め込み、続いて2ビット目、3ビット目…という様に繰り返して埋め込む。これは未だ埋め込み処理が行われていないビット情報が有れば、未処理のマクロブロックの全てに1001～1003の埋め込み処理を施す手順により構成されている。

【0210】しかしながら、本発明はこの順序に限らず2つのループ処理の内外関係を逆にしても良い。即ち、未処理のマクロブロックが有れば、これに対して未だ埋め込んでいないビット情報を全て埋め込む手順に変更しても良い。

【0211】具体的には付加情報Infの埋め込みは、埋め込まれる各ビット情報が“1”的場合には図9のパターン配列を加える。また埋め込むビットが“0”的場合には図9のパターン配列を減算する、即ち図9の正負符号を反転したものを加算する。

【0212】上記加減算の処理は、図10における切り替え手段1001を、埋め込むビット情報に応じて切り替え制御することによって実現される。即ち、埋め込まれるビット情報が“1”的時は加算手段1002に接続し、上記ビット情報が“0”的時は減算手段1003に接続する。これら1001～1003の処理はビット情報とパターン配列の情報を参照しながら行われる。

【0213】ここで上記ビット情報の1つが埋め込まれる様子を図19に示す。同図では埋め込まれるビット情報が“1”、即ちパターン配列を加える場合の例を示す。

【0214】図19に示す例では、I(x,y)が元の画像、P(x,y)が 8×8 のパターン配列である。 8×8 のパターン配列を構成する各係数は、このパターン配列と同じサイズの元の画像データ（青色成分）に重ね合わせられ、同位置の値同志が加減算される。その結果、I'(x,y)が算出され、ビット情報が埋め込まれた青色成分の画像データとして図1の色成分合成手段0104へ出力される。

【0215】上述した 8×8 のパターン配列を用いた加減算処理を、上記対応表2で決定された埋め込み位置（各ビット情報を埋め込む為のパターン配列を割り当てる位置）の全てに対して繰り返し行う。

【0216】次に、図10の内部のループ処理が行われる様子を図18に示す。

【0217】図18では、各ビット情報を繰り返し埋め込む為に、画像データ全体1801(1803)全体に、マクロブロック1802を左上から右下までラスター順に繰り返し割り当てて埋め込み（図10の1001～1003）を行う。

【0218】付加情報埋め込み手段0104により以上の操作が行われ、付加情報Infが画像全体に埋め込まれる。

【0219】以上の処理により、画像データ中に付加情報Infが埋め込まれる。この付加情報Infが埋め込まれた画像データの各画素が、十分少ないドット数で表現されるのであれば、パターン配列の大きさも十分小さくなるので、これらパターン配列の1つ1つ非常に小さい点でしか人間の目には知覚されない。よって、コーンマスクの空間周波数特性も維持され、人間の目に見えにくい。

【0220】[3-4 レジストレーション処理] 次に、電子透かし抽出装置側に備えられる、図2におけるレジストレーション手段0202について詳細を説明する。

【0221】レジストレーション手段0202とは、付加情報抽出手段0203の前段に位置する手段であり、付加情報Inf抽出処理の前処理である。レジストレーション手段0202には、前段の色成分抽出手段0201により抽出された青色成分の画像が入力される。

【0222】レジストレーション手段0202では、電子透かし埋め込み装置から出力された画像データwIと、電子透かし抽出装置に入力された画像データwI'のスケールの違いが補正される。

【0223】レジストレーション手段0202の詳細を図7に示す。図7に示す様に、レジストレーション手段0202は、ブロック分割手段0701、フーリエ変換手段0702、インパルス抽出手段0703、スケーリング率算出手段0704、スケーリング手段0705から構成される。

【0224】ブロック分割手段0701では、上述したレジストレーション信号埋め込み手段0102（ブロック分割手段0401）と同様のブロック分割処理が行われる。この処理によって、一般的にはレジストレーション信号埋め込み手段0102（ブロック分割手段0401）と同様のブロックを抽出することは困難である。これは電子透かし情報が埋め込まれた画像データwIが印刷系の処理を施されることによって、大きさが変化し、更に位置がずれることによるものである。

【0225】しかし、このブロックの抽出はある程度違っていても問題はない。これは、電子透かし埋め込み装置において、レジストレーション信号が画像データのうち振幅スペクトルに埋め込まれているからである。振幅スペクトルは、画像データの空間領域における位置ずれには影響されないという性質がある。よって、電子透かし埋め込み装置と電子透かし抽出装置の夫々において、各々のブロック分割手段により分割されたブロックが、空間領域で多少の位置ずれが生じても問題はない。

【0226】ブロック分割手段0701はブロック分割した画像データをフーリエ変換手段0702に出力する。フーリエ変換手段0702は上述したレジストレーション信号埋め込み手段0102の場合と同様に、空間領域の画像データを周波数領域の画像データに変換する。フーリエ変換された周波数領域の画像データは振幅

スペクトルと位相スペクトルによって表現される。このうち振幅スペクトルだけがインパルス抽出手段0703に入力される。一方で、位相スペクトルは破棄される。

【0227】周波数領域に変換された画像データはインパルス抽出手段0703に入力される。インパルス抽出手段0703では、周波数領域に変換された画像データからインパルス性の信号だけを抽出する。即ち、既に画像データに埋め込まれている図5の0502, 0503, 0504, 0505を抽出する。

【0228】これは公知の画像処理技術を用いて行うことが可能である。例えば、周波数領域に変換された画像データを閾値処理することで実現できる。この例を図8(a)に示す。図8(a)にはインパルス抽出手段0703に入力された振幅スペクトル0801を閾値0802によって閾値処理する様子を示す。なお説明の為、図8において変換された画像データを1次元で表現した。適当な閾値0802を選択することによってインパルス信号を抽出することが可能である。しかしながら、低域に存在するインパルス信号と同じ程度の大きさを持つ様な本来の画像データも同時に抽出してしまう。

【0229】この問題を解決した本実施の形態の方式を図8(b)に示す。周波数領域に変換された画像データ0801に対して2次微分処理を施す。これはラプラシアンフィルタ等を施すことに等しい。周波数領域に変換された画像データ0801に対して2次微分を施したもの0803に示す。このデータ0803に対して適当な閾値0804を選択し閾値処理を施すことによって、インパルス信号を抽出可能である。

【0230】このインパルス信号の抽出に関してもう少し詳細な原理を図26を用いて説明する。なお、この図では上述したレジストレーション信号埋め込み側の処理も記載している。

【0231】レジストレーション信号埋め込み手段0102においては、空間領域の画像データ2601が周波数領域に変換され画像データ2602となり、周波数領域においてインパルス信号2603が加えられる。

【0232】インパルス信号（レジストレーション信号）2603が加えられた周波数領域の画像データは、逆周波数変換されることによって空間領域の信号2601'へ再び戻る。再び空間領域へ戻された画像データ2601'にはインパルス信号が付加された影響があるはずであるが、人間の目には知覚しにくく、実質的には画像データ2601と画像データ2601'は同一物に見える。これは、周波数領域で加えられたインパルス信号2603が逆フーリエ変換によって、画像データ全体に小さな振幅で分布するからである。

【0233】図26の2603の様なインパルス信号が加えられた場合は、ある一定の周波数成分を持つ画像データが空間領域に加えられたことに等しくなる。この加えられたインパルス信号が人間の知覚できる周波数より

も大きく、更に振幅が人間の知覚できる限度以下であるならば、加えられたインパルス信号は人間の目には見えない。よって、上記レジストレーション信号の埋め込み自体も一種の電子透かし処理であると言える。

【0234】なお、本実施の形態では画像データ2601にレジストレーション信号2603が埋め込まれ、更に実際に埋め込むべき付加情報Infが埋め込まれた後、空間領域の信号2601'を復元する。

【0235】図26の様に埋め込まれたレジストレーション信号は、抽出の際に再びフーリエ変換が施される。これによって、空間領域では一度画像データ全体に拡散されたレジストレーション信号2603が、周波数領域に変換され再びインパルス信号として現れる。

【0236】電子透かし情報が埋め込まれた画像がJPEG圧縮等の非可逆圧縮などの攻撃を受けた場合、このインパルスは振幅が小さくなる可能性が高い。一方で、スケーリングなどの幾何的な攻撃を受けた場合、このインパルスはその位置が移動する。いずれの場合も上述した様な適当なインパルス抽出処理を施すことによって、インパルス信号は抽出可能であり、元の画像データからの変化を推測できる。この変化を補正すれば本実施の形態で埋め込まれる付加情報Infを確実に抽出できる状態を作り出せる。

【0237】以上の処理により、図7のインパルス抽出手段0703からは上述したインパルス信号が出力され、スケーリング率算出手段0704に入力される。スケーリング率算出手段0704は、入力されたインパルス信号の座標を用いてどの様なスケーリングが施されたかを算出する。

【0238】本実施の形態の電子透かし抽出装置側では、予めどの周波数成分にインパルス信号を埋め込んだかを知っているものとする。この場合には、この予め埋め込まれた周波数と、インパルスが検出された周波数の比によりスケーリング率を算出することが可能である。例えば、予めインパルス信号が埋め込まれた周波数をa、検出されたインパルス信号の周波数をbとすると、a/b倍のスケーリングが施されていることがわかる。これは良く知られたフーリエ変換の性質である。以上の処理により、スケーリング率算出手段0704からはスケーリング率が输出される。

【0239】しかしながら本発明はこれに限らず、電子透かし埋め込み装置側から必要に応じてレジストレーション信号を埋め込んだ位置（周波数）の情報を受信する様にても良い。例えばこの位置情報は暗号化信号として受信し、上記スケーリング率の算出処理を行う形態も本発明の範疇に含まれる。こうすることによって、付加情報Infを正しく抽出できるのはレジストレーション信号を知っている人だけとなる。この場合、レジストレーション信号を付加情報Infを抽出する為の鍵として使用できる。

【0240】スケーリング率算出手段0704から出力されたスケーリング率は、スケーリング手段0705に入力される。スケーリング手段0705には画像データwl₁'も入力され、画像データwl₁'は入力されたスケーリング率によってスケーリング処理が施される。スケーリング処理はバイリニア補間やバイキューピック補間など種々のものが適応可能である。そして、スケーリング手段0705からはスケーリング処理が施された画像データwl₂'が出力される。

【0241】[3-5 付加情報抽出処理] 次に、図1の付加情報埋め込み手段0103で付加情報Infが埋め込まれた画像データwl₁'の青色成分からこの付加情報Infを抽出する図2の付加情報抽出手段0203の動作について述べる。

【0242】この付加情報Infの抽出処理のブロック図を図20に示す。

【0243】[3-5-1 埋め込み位置決定処理] 図20に示す様に、まず埋め込み位置決定手段2001において、画像データwl₂'（青色成分）中のどの領域から付加情報Infを抽出するかを決定する。この埋め込み位置決定手段2001によってなされる動作は、前述した埋め込み位置決定手段0103と同じであり、その為、0103と2001によって決定される領域は同一のものとなる。

【0244】決定された領域から、前述した対応表2を用い、更に図9に示されるパターン配列を用いて付加情報Infが抽出される。

【0245】ここで、付加情報Infの抽出は、決定された領域に対してパターン配列を畳み込むことによって実現される。

【0246】[3-5-2 信頼度距離演算手段] 信頼度距離dは埋め込んだ情報を抽出する際に必要となる計算値である。

【0247】各ビット情報に対応する信頼度距離dを求める方法を図6に示す。

【0248】まず始めに、図中の畳み込み演算手段0601で行う処理を図21及び図22を用いて説明する。

【0249】図21及び図22に、付加情報Infを構成する1ビットの情報を抽出する例を示す。

【0250】図21は付加情報Infを構成するある1ビット情報が埋め込まれた画像データ（青色成分）I''(x, y)に対してこの1ビット情報の抽出処理を行った例、そして図22は上記1ビット情報が埋め込まれていない画像データI''(x, y)に対して1ビット情報の抽出処理を行おうとした例である。

【0251】図21において、I''(x, y)が1ビット情報が埋め込まれた画像データ、P(x, y)が畳み込み処理に用いられる8×8のパターン配列（付加情報Inf抽出用のパターン配列）である。この8×8のパターン配列を構成する各要素（0, ±c）は、入力画像データI''(x, y)

の同位置に配置されている画素値に積算され、更に各積算値の和が算出される。即ち、 $I''(x,y)$ に対して $P(x,y)$ が畳み込まれる。ここで、 $I''(x,y)$ は、画像データ $I'(x,y)$ が攻撃を受けた場合の画像を含んだ表現である。攻撃を受けていない場合には、 $I''(x,y)=I'(x,y)$ である。 $I''(x,y)$ に1ビット情報が埋め込まれている画像である場合には、畳み込みの結果、図21に示す様に非零の値が得られる可能性が非常に高い。特に $I''(x,y)=I'(x,y)$ の時には畳み込みの結果は $32c^2$ となる。

【0252】なお、本実施の形態では、埋め込みに用いるパターン配列と抽出に用いるパターン配列は同様のものを用いている。しかしながら、これは本発明において限定されるものではない。一般的には、埋め込みに用いるパターン配列を $P(x,y)$ 、抽出に用いるパターン配列を $P'(x,y)$ とした場合には、

$$P'(x,y)=aP(x,y)$$

という関係に変形できる。ここで a は任意の実数であり、本実施の形態では、簡単の為、 $a=1$ の場合について説明する。

【0253】一方、図22に示す例では、上述の演算と同様の演算が1ビット情報が埋め込まれていない画像データ $I''(x,y)$ に対して施されている。原画像（画像データ I に相当）からは畳み込み演算の結果、図22に示す様に零の値が得られる。

【0254】以上、図21及び図22を用いて1ビット情報の抽出方法を説明した。しかし、以上の説明は、付加情報Infが埋め込まれる対象の画像データ I において畳み込み演算の結果が0である場合であり、非常に理想的な場合である。一方で、実際の画像データ I の 8×8 のパターン配列に相当する領域においては畳み込み演算の結果が0であることはなかなか少ない。

【0255】即ち、原画像（画像データ I ）における 8×8 のパターン配列に相当する領域について、図9のパターン配列（コーンマスクも配置情報として参照）を用いて畳み込み演算を行った場合、理想と異なり、非零の値が算出されることもある。逆に、付加情報Infが埋め込まれた画像（画像データ wI ）における 8×8 のパターン配列に相当する領域について、同じく畳み込み演算を行った結果が“ $32c^2$ ”ではなく“0”になってしまうこともある。

【0256】しかしながら、付加情報Infを構成するビット情報の夫々は、通常、元の画像データに複数回埋め込まれている。即ち付加情報Infが画像に複数回埋め込まれている。従って、各ビット情報が埋め込まれている n 個のマクロブロックにおいて、 8×8 パターン配列毎の畳み込み演算を行い、ここで得られる各ビット情報毎の n 個の畳み込み演算結果に基づいて“各ビット情報が埋め込まれているのか否か”或いは“各ビット情報が1か0か”等を統計的に判断すれば良い。これら統計的な判断の方法については後述する。

【0257】よって畳み込み演算手段0601は、付加情報Infを構成する各ビット情報に1ついて、夫々複数の畳み込み演算結果の和を求める。例えば、付加情報Infが8ビットであれば、8個の和が得られる。この各ビット情報に対応する和は平均計算手段0602に入力され、夫々が全マクロブロックの数 n で割られて平均化される。この平均値が信頼度距離dである。即ち、この信頼度距離dは、図21の“ $32c^2$ ”と“0”的どちらに類似しているかを多数決的に生成した値である。

【0258】ただし、信頼度距離dは、先のパッチワーク法の説明では $d = 1/N \sum (a_i - b_i)$ と定義していたので、厳密には信頼度距離dは、 $P'(x,y) = 1/c P(x,y)$ を用いて畳み込み演算を行った結果の平均値である。しかしながら、 $P'(x,y) = aP(x,y)$ を用いて畳み込み演算を行っても、畳み込み演算結果の平均値は、上記信頼度距離dの実数倍になっているだけであり、本質的には同様の効果が得られる。よって本発明には、 $P'(x,y) = aP(x,y)$ を用いた畳み込み演算結果の平均値を信頼度距離dに用いることも十分可能である。

【0259】求められた信頼度距離dは0603の記憶媒体に蓄えられる。

【0260】畳み込み演算手段0601は、付加情報Infを構成する各ビットについて上記信頼度距離dを繰り返し生成し、順次記憶媒体0603に格納する。

【0261】この演算値に関してもう少し詳細な説明をする。元の画像データ I に対して図9のパターン配列（コーンマスクも配置情報として参照）を用いて算出される信頼度距離dは理想的には0である。しかしながら実際の画像データ I においては、この値は非常に0に近くはあるが非零の値が多い。各ビット情報について発生する信頼度距離dの頻度分布を調べると、図23の様になる。

【0262】図23において、横軸は、各ビット情報毎に発生する信頼度距離dの値であり、縦軸はその信頼度距離dを生じる畳み込みが行われたビット情報の数（信頼度距離dの出現頻度）を示している。図を見ると正規分布に類似していることがわかる。また、元の画像データ I においては信頼度距離dは必ずしも0ではないが、その平均値は0（或はそれに非常に近い値）である。

【0263】一方、元の画像データ I ではなく、図19の様にビット情報“1”を埋め込んだ後の画像データ（青色成分）を $I'(x,y)$ に上記畳み込みを行った場合には、信頼度距離dは図24に示す様な頻度分布となる。即ち、図の様に図23の分布形状を保ったまま、右方向にシフトしている。この様に、付加情報Infを構成するある1ビットを埋め込んだ後の画像データは、信頼度距離dが必ずしもcという訳ではないが、その平均値はc（或はそれに非常に近い値）となる。

【0264】なお、図24ではビット情報“1”を埋め込んだ例を示したが、ビット情報“0”を埋め込んだ場

合は図23に示した頻度分布が、左にシフトすることになる。

【0265】以上説明した様に、パッチワーク法を用いて付加情報Inf(各ビット情報)を埋め込む場合には、埋め込むビット数(パターン配列の使用回数)を出来るだけ多くした方が、図23及び図24に示す様な統計的分布が正確に現れやすい。即ち、付加情報Infを構成する各ビット情報が埋め込まれているか否か、或いは埋め込まれているビット情報が“1”か“0”かを検出できる精度が高くなる。

【0266】[3-5-3 オフセット合わせ処理]次にオフセット合わせ手段2002の構成について解説する。

【0267】オフセット合わせ手段2002には、適切なスケーリングを施された後の画像データ wI_2' が入力される。この後、図6の信頼度距離演算を用い、スタートビットを検出する。なお、オフセット合わせ手段2002はスタートビット Inf_1 の5ビット分に対応する5つの信頼度距離だけを生成する。スタートビット Inf_1 とは、図36に示す様に、付加情報埋め込み手段0104において予め埋め込んである付加情報Infの一部であり、本実施の形態では5ビット分である。

【0268】なお、これらスタートビット Inf_1 は、概念的には最初の5ビット分であるが、付加情報Infが埋め込まれている画像においては隣接、密集して存在する訳ではなく、むしろ点在している。これは、対応表2のコーンマスクを構成する各係数値に対応付けて順に埋め込まれる為である。

【0269】オフセット合わせ手段2002の処理のフローチャートを図28に示す。以下の解説は図28のフローチャートの流れに沿って行う。

【0270】オフセット合わせ手段2002では、入力された画像データ wI_2' に対して、ステップ2801により、まず最も左上の座標を埋め込み開始座標と仮定する。同時に、最大値MAXを0に設定する。そして、ステップ2802により、図6の信頼度距離演算手段を用いて、スタートビットの検出を試みる。

【0271】ここで得られた1～5番目のビット情報が、ステップ2803により正しいスタートビット「11111」であるかどうかを判定する。この点が正しい埋め込み開始座標であれば検出結果として5つの連続した正の信頼度距離dが検出されるが、そうでない場合には正の信頼度距離dが5つ連続しないことが多い。上記判断を順次行い、正しいスタートビット Inf_1 が検出できる位置を、埋め込み開始座標であると決定すれば良い。

【0272】しかしながら、実際のところ埋め込み開始座標以外の点でも正しいスタートビット Inf_1 が検出されてしまう場合も有り得る。この原因を図27を用いて説明する。

【0273】図27は、本実施の形態で用いるパッチワ

ーク法で埋め込まれた付加情報Infを抽出する為、付加情報Infの埋め込み時に用いたものと同一のパターン配列(2702、2704)(コーンマスクも配置情報として参照)を用いて、畳み込みを行いながら本来のマクロブロックの位置(2701、2703、2704)を探索する様子を示している。左の図から右の図へ向かって探索が連続的に進んでいるものとする。

【0274】図27では、簡単の為、画像データ wI_2' の一部である1つのマクロブロック(付加情報Infが抽出できる最小単位)に注目している。この図の1マスは1ビット情報を埋め込む為のパターン配列の大きさの概念を示している。

【0275】図27左において、2701と2702の関係を有する場合、即ち2702が実際のマクロブロック2701よりも左上に位置して場合、元の画像と付加情報Inf抽出用のパターン配列の位置は、斜線領域のみで重なっている。

【0276】また同図中央には、更に探索を進め、探索中の位置と実際のマクロブロックの位置が完全に一致している場合が示されている。この状態では、畳み込み対象のパターン配列とマクロブロックが最大面積重なっている。

【0277】また同図右においては、探索中の位置が実際に付加情報Infが埋め込まれているマクロブロックの位置よりも右下に位置している。この状態では、この状態では、畳み込み対象のパターン配列とマクロブロックは斜線領域のみで重なる。

【0278】図27の全ての場合において、畳み込み対象のパターン配列とマクロブロックが十分に重なっていれば正しいスタートビット Inf_1 を抽出することが可能である。ただし、これら3つの場合は重なる面積が異なっているので信頼度距離dが異なる。

【0279】上記重なる面積は前述した信頼度距離dに置き換えて考えることができる。即ち、畳み込み対象のパターン配列とマクロブロックの位置関係が完全に一致していれば、各ビット情報共に信頼度距離dは上述した±3cに非常に近くなる。

【0280】よって、本実施の形態においては、図28の様に、ステップ2803において正しいスタートビット Inf_1 でないと判定された場合には、ステップ2807によりラスタ順で次の探索点に移動する。一方で、正しいスタートビット Inf_1 であると判定された場合には、ステップ2804により、信頼度距離dが最大値MAXより大きいかどうかを判定する。最大値MAXより小さな場合には、ステップ2807によりラスタ順で次の探索点に移動する。一方で、信頼度距離dが最大値MAXよりも大きな場合には、最大値MAXを現在の信頼度距離dに更新し、同時に現在の探索点を埋め込み開始点として記憶する。そして、ステップ2806において全ての探索点を探索したかどうかを判定し、全て終了していない場合には、ス

ステップ2807によりラスター順で次の探索点に移動する。一方で、全て終了している場合には、その時記憶されている埋め込み開始点を出力し処理を終了する。

【0281】以上の一連の処理により、本実施の形態におけるオフセット合わせ手段2002は、スタートビット Inf_1 を検出し、正しいスタートビット Inf_1 が得られた座標の中で、最も信頼度距離dの大きな座標の情報を、付加情報 Inf の埋め込み開始点であると判断し、埋め込み開始座標として後段へ出力する。

【0282】[3-5-4 利用情報抽出手段]利用情報抽出手段2003は、前段のオフセット合わせ手段2002から埋め込み開始座標、及び付加情報 Inf が埋め込まれた画像データを入力し、図6で説明した動作を同じく用いて、ここでは利用情報 Inf_2 を構成する各ビット情報のみについて信頼度距離dを算出し、これらビット情報に対する信頼度距離d1を後段の統計検定手段2006に出力する。

【0283】なお、利用情報 Inf_2 を構成する各ビット情報に相当する信頼度距離d1を得ることは、実質的には、埋め込まれた利用情報 Inf_2 の各ビットを抽出することに相当する。これについては後述する。

【0284】ここでは、上記探索により判別された埋め込み開始座標に基づいて、各信頼度距離dを算出するのみであり、スタートビット Inf_1 の5ビット分については抽出しない。

【0285】[3-6 統計検定処理]統計検定手段2006では、図20の利用情報抽出手段2003で得られる信頼度距離d1の信頼性を判定する。この判定は、付加情報 Inf （利用情報 Inf_2 ）の抽出に用いた第1のパターン配列とは異なる第2のパターン配列を用いて信頼度距離d2を生成し、この信頼度距離d2の出現頻度分布を参照して信頼性指標Dを生成することで行われる。

【0286】ここで信頼度距離d1は利用情報抽出手段2003において利用情報 Inf_2 を抽出するために、第1のパターン配列（コーンマスクも配置情報として参照）を用いて得られる信頼度距離であり、信頼度距離d2は第1のパターン配列とは異なる後述する第2のパターン配列を用いて得られる信頼度距離である。第1のパターン配列は、通常付加情報 Inf （スタートビット Inf_1 、利用情報 Inf_2 ）を埋め込む際に用いた図9のパターン配列である。

【0287】なお第2のパターン配列、信頼性指標D等についての詳細は後述する。

【0288】[3-6-1 第2のパターン配列による抽出処理]

« 中心極限定理 » $\{an\}, \{bn\}$ はn個の要素からなる画素値の集合で、夫々図30に示される様な部分集合Aと部分集合Bの要素の持つ画素値とする。

【0289】信頼度距離d ($(\sum(a_i - b_i) / n)$) は、十分な数 nで $\{a_n\}, \{b_n\}$ を取る場合、画素の値 a_n と b_n には相関

がなく、信頼度距離dの期待値は0になる。また中心極限定理より信頼度距離dの分布は独立な正規分布となる。

【0290】ここで中心極限定理について簡単に説明する。

【0291】平均値 m_c 、標準偏差 σ_c の母集団（正規分布でなくても良い）から大きさ n_c の任意標本を抽出した時、標本平均値 S_c の分布は n_c が大きくなるにつれて正規分布 $N(m_c, (\sigma_c / \sqrt{n_c})^2)$ に近づくことを示す定理である。

【0292】一般には母集団の標準偏差 σ_c は不明なことが多いが、サンプル数 n_c が十分大きく、母集団の数 N_c がサンプル数 n_c に比べてさらに十分大きいときは標本の標準偏差 s_c を σ_c の代わりに用いても実用上ほとんど差し支えない。

【0293】本実施の形態に戻って説明する。まず利用情報抽出手段2003で求められた信頼度距離d1の出現頻度分布は、利用情報 Inf_2 を正しく抽出できたか否かで大きく異なる。

【0294】例えば、スタートビット Inf_1 の検出に誤りがあった場合（オフセット合わせに失敗した場合）等には、利用情報 Inf_2 が埋め込まれているはずの位置には實際にはビット情報が埋め込まれていないので、信頼度距離d1の出現頻度分布は図25の正規分布2501の様になる。

【0295】一方、正しく抽出できている場合には、利用情報 Inf_2 を構成するビット情報 “1” に対応する各信頼度距離d1が正規分布2502の位置に累積され、利用情報 Inf_2 を構成するビット情報 “0” に対応する各信頼度距離d1が正規分布2503の位置に累積される。よって、この場合には2つの “山” が現れる。この2つの “山” の大きさの比は、利用情報 Inf_2 を構成するビット情報 “1” と “0” の比とほぼ等しい。

【0296】ただし、これは付加情報が埋め込まれていない元の画像に対して第1のパターン配列で畳み込み処理を行って得られる信頼度距離d1が、正規分布2501の様になることを前提としたものである。

【0297】従って、現実的には、元の画像の状態を知らない限り、正しく抽出できているか否かの判断を行うことは出来ない。

【0298】よって本実施の形態では付加情報が埋め込まれても元の画像の状態を十分判別できる、いわゆる第2のパターン配列を用いて、信頼度距離d2の正規分布を生成し、この正規分布を2501として考えることによって、利用情報 Inf_2 が正しく抽出できているか否かの判断を行う。

【0299】例えば、信頼度距離d2で作成した正規分布2501を構成する斜線部分（中心から95%までの構成要素）より外側に信頼度距離d1の出現頻度分布が存在すれば、対象となっている画像に統計的偏りが存在し、

利用情報Inf₂が埋め込まれていると確定できる。考えることができ、利用情報Inf₂の確からしさを統計的に判断することができる。この詳しい方法については後述する。

【0300】次に、付加情報Inf（利用情報Inf₂）が埋め込まれている画像データを用いて、付加情報Infが埋め込まれる前の信頼度距離d1の出現頻度分布に類似するもの（図25の様な正規分布2501）を生成する方法を説明する。

【0301】本実施の形態では、第2のパターン配列による抽出手段2005を用いて、正規分布2501に類似する分布を構成する信頼度距離d2を求める。

【0302】第2のパターン配列による抽出手段2005は、利用情報抽出手段2003に用いた第1のパターン配列と“直交する”第2のパターン配列を用いて、信頼度距離d2を求める手段であり、畳み込み処理を行う点等、利用情報抽出手段0203と動作自体はほぼ同じである。

【0303】なお、対比説明の為、利用情報抽出装置2003で用いた図9のパターン配列、及びこのパターン配列を配置する位置を参照する為のマスク（コーンマスク）を、夫々「第1のパターン配列」、及び「第1の位置参照マスク」と呼び、第1のパターン配列に“直交する”パターン配列、及びこのパターン配列を配置する位置を参照する為のマスクを、夫々「第2のパターン配列」、及び「第2の位置参照マスク」と呼ぶ。

【0304】第2のパターン配列による抽出手段2005に、まず、オフセット合わせ手段2002から埋め込み開始座標を入力し、上述した図6の信頼度距離演算を用いて信頼度距離d2の計算も行う。

【0305】この時、図6の信頼度距離演算で用いるパターン配列は埋め込みに用いた図9のパターン配列0901ではなく、このパターン配列0901に“直交する”パターン配列3601或いは3602を用いる。

【0306】この理由は、図33のパターン配列3601及び3602を用いて計算される信頼度距離d2には、付加情報Infの埋め込みに用いた図9のパターン配列0901で操作した影響がまったく反映されない為である。

【0307】図34に示す様に、図9のパターン配列0901とこれにこれに“直交する”上記パターン配列3601とを畳み込み処理した結果は0である。これはパターン配列3602についても同様である。即ち、第1、第2のパターン配列の畳み込み結果は0である。従って、元の画像の濃度が第1のパターン配列を用いて変更されていたとしても、第2のパターン配列を用いて畳み込み処理を行って得られる信頼度距離dには全く影響が無い。

【0308】よって、付加情報Infが埋め込まれている画像に対して上記第2のパターン配列を用いた畳み込み

処理を施して得られる信頼度距離d2の出現頻度分布は、図25の正規分布2501とほぼ同様のものになる。従って上記出現頻度分布を正規分布2501とみなす。

【0309】ここで得られる正規分布2501は、図32の3507の統計検定処理に必要な判断基準となる。

【0310】第2のパターン配列による抽出処理2005は、上述の様に図33の3601、3602の様な「第1のパターンとは“直交する”パターン配列」と、図35の3802に示す第2の位置参照マスクを用いて、信頼度距離d2の正規分布を生成するである。

【0311】なお、上記「第1のパターンとは直交するパターン配列」の条件を以下に示すと、

(1) 図33に示す様に、図9の0901と同じサイズであること

(2) パターン配列3601、3602の様に、付加情報Infの埋め込み時に用いた図9のパターン配列0901との畳み込み処理の結果が0になることである。

【0312】また、図34に示す畳み込み処理は、図21及び図22に示される畳み込み処理と同じである。

【0313】本実施の形態では、畳み込みの結果が0になることを、ベクトルの内積が直交する場合に0になっていることになぞらえ、「互いのパターン配列が“直交している”」と呼ぶ。従って図33の3601、3602は「図9のパターン配列0901に“直交する”パターン配列」である。

【0314】付加情報Infの埋め込み時に用いたパターン配列に“直交する”パターン配列を信頼度距離d2の計算に用いる理由は、信頼度距離d2の分布に統計的な偏りを存在させない、即ち0を中心の出現頻度分布を生成する為である。

【0315】また、「第1のパターンとは“直交する”パターン配列」は、

(3) 利用情報抽出処理2003に用いたパターン配列の非零の要素と等しい数の非零の要素を持ち、正と負の要素の数が夫々等しいことも必要な条件である。これは同一の演算条件で、信頼度距離d1と信頼度距離d2が抽出される様にする為である。

【0316】次に、本実施の形態では「第2の位置参照マスク」は、付加情報Infの埋め込み時に用いた3801とは別のパターンを有し、かつ3801とは異なるサイズの、図35の3802に示される参照マスクを用いる。

【0317】以上、上記第1と第2のパターン配列が異なっていれば信頼度距離d2の出現頻度分布はほぼ正規分布2501となる。

【0318】しかしながら、スタートビットの検出位置が完全でない場合等には、第2のパターン配列を用いて畳み込みを行ったにも拘わらず統計的な偏りが検出されてしまう可能性もある。本実施の形態ではこの可能性も考慮して、第1と第2の位置参照マスクの大きさを異なる

らせることで、周期的な要素を打ち消す様にする。或いはマスク内の各パターン配列の配置方法を異なることで、同一領域での畳み込みを行わない様にする。

【0319】また、この場合には「第2の位置参照マスク」は、これを構成する各係数がランダムに分布すれば良く、コーンマスクでなくとも構わない。

【0320】もし「第2の埋めこみ位置参照マスク」が、「第1の埋めこみ位置参照マスク」と異なる様に設定する場合には、「第2の埋めこみ位置参照マスク」は図20の埋めこみ位置決定手段2004で作成することとする。

【0321】一般的には、上述した切り抜き耐性を考慮して、第1の位置参照マスク（コーンマスク）は、付加情報Infの埋め込み対象となる画像データ全体に対してそれほど大きなサイズを取ることは考えられない。よって、「第2の位置参照マスク」は比較的大きなものを用いると良い。本実施の形態では、付加情報Infを埋め込む時に参照する第1のマスクよりも、付加情報Inf側で信頼度距離d1を計算する際に用いる第2のマスクのサイズが大きくなる様に設定することとする。

【0322】しかしながら本発明はこれに限らず、互いのマスクサイズが等しくてもある程度の効果を奏する。

従って、「第2の位置参照マスク」は図20の埋めこみ

<対応表3>

各ビット情報の順序	1	2	3	4	..	69
第2の位置参照マスク内の係数値	0,1	2,3	4,5	6,7	..	136,137

【0329】第2の位置参照マスクでは、同じ値の係数がマスク内に各16個存在する。一方、 32×32 の第1の位置参照マスクは、先の対応例2でマスクの参照を行っている場合、 32×32 の中で同一係数の繰り返し数は4個である。即ち、同一サイズの画像データにおいては、第1の位置参照マスクも第2の位置参照マスクも同じ値の係数は同数存在する。

【0330】本実施の形態では、上記対応例3の規則に従った位置関係に第2のパターン配列を割り当て、順次畳み込み処理を行い、各ビット情報に対応する69個の信頼度距離d2を算出する。

【0331】[3-6-2 信頼性指標D]第2のパターン配列による抽出手段2005にて生成される信頼度距離d2は、ほぼ正規分布2501と同一の分布で出現するが、正規分布においては、一般的に以下の式(25.1)の範囲で95%のサンプル（信頼度距離d2）が出現することが知られている。

【0332】

$$m - 1.96\sigma < d2 < m + 1.96\sigma \quad \dots \text{式(25.1)}$$

ここで、 σ は上記信頼度距離d2についての標準偏差であり、 m は平均である。

【0333】なお上記場合の範囲のことを“95%の信

位置決定手段2001で作成されるものでも良い。

【0323】互いのマスクの最低限の条件としては、互いのマスクに適用される付加情報Infを構成する各ビットの繰り返し数が、同一サイズの画像領域内で等しいことが必要である。

【0324】なお、第2のパターン配列による抽出処理で十分な結果が得られない場合は、上述した条件を備える別の第2のパターン配列や第2の位置参照マスクを用いて、再度信頼度距離d2を計算することにより、理想的な出現頻度分布である図25の2501を生成できる可能性も有る。

【0325】次に第2のパターン配列による抽出手段2005の具体的な操作を示す。

【0326】本実施の形態では、第1の位置参照マスクが 32×32 のコーンマスクで、第2の位置参照マスクが 64×64 のコーンマスクとし、2つのマスクにおいて、各係数の相対的な配列は全く異なっているとする。

【0327】まず、第2のパターン配列による抽出手段2005では、抽出位置の決定は以下の対応表3に従って行うこととする。

【0328】

【表3】

頼区間”と呼ぶ。

【0334】 $m - 1.96\sigma$, $m + 1.96\sigma$ は、第2のパターン配列による抽出手段2005で信頼度距離d2が得られた後、これを用いて計算される。

【0335】利用情報抽出手段2003から統計検定手段2006に入力される信頼度距離d1の出現頻度分布は、ビット情報が“1”的場合は図25の正規分布2502になり、ビット情報が“0”的場合は正規分布2503になるので、利用情報Inf₂に対応する信頼度距離d1は、第2のパターン配列による抽出手段2005で求められる95%の信頼区間（図25の斜線部分）の外に存在する確率が非常に高い。

【0336】ところで、オフセット合わせ手段2002の処理時点で、この処理の対象となる画像に利用情報Inf₂が存在しない場合には、信頼度距離d1の出現頻度分布も正規分布2501の様になる。

【0337】この場合、利用情報Inf₂に対応する64個の信頼度距離d1の全てが式(25.1)の信頼区間に含まれない確率は、 $(1 - 0.95)^{64}$ 乗と非常に小さい。

【0338】従って、信頼度距離d2に基づいて正規分布2501を求めておけば、この正規分布の大半を占める

範囲に、信頼度距離d1に基づいて求められた出現頻度分布が含まれるか否かを考えることにより、付加情報Inf₁（利用情報Inf₂）が埋め込まれているか否かをほぼ確実に判断できる。

【0339】統計検定手段2006では、上述した様な性質を用いて付加情報Inf₁（利用情報Inf₂）が埋め込まれていることの信頼度を判断する。

【0340】本実施の形態では、利用情報Inf₁が埋め込まれていることの信頼度を、信頼性指標Dとして扱う。

【0341】この信頼性指標Dは、利用情報抽出手段2003で生成する全ての信頼度距離d1における、式(25.1)の範囲の外に存在する信頼度距離d1の個数の割合で定義される。

【0342】統計検定手段2006は、この信頼性指標Dが閾値 α より大きければ、信頼度距離d1の総合的な出現頻度分布は図25の2502や2503の様な位置に人為的に偏らされているもの、即ち利用情報Inf₂が確実に埋め込まれている画像であると判断する。

【0343】従って、ここでの判定に使用された信頼度距離d1自体が、信頼性の有る情報であると考え、この信頼度距離d1を更に後段の比較手段2007へ転送することを許可する。

【0344】なお、信頼性指標Dは、図32の信頼性表示ステップ3510に示される様に、利用情報Inf₂の信頼性指標D、或いは指標Dに基づくメッセージをモニタ等に表示しても良い。

【0345】例えば、信頼性指標Dが閾値 α より大きくなき場合は、「利用情報Inf₂は正確に抽出できていません」との趣旨のメッセージを表示させ、図32の統計検定ステップ3507から画像を再度入力するステップ3502に戻る。

【0346】[3-7 比較処理] 図20の比較手段2007は、利用情報抽出手段2003と統計検定手段2006とを経て出力された信頼度距離d1の値を入力する。ここに入力される信頼度距離d1は信頼性の高い情報であるので、ここでは信頼度距離d1に対応する各ビット情報が“1”と“0”的何れであるかを単純に判定するだけで良い。

【0347】具体的には、利用情報Inf₂を構成するあるビット情報の信頼度距離d1が正であれば、このビット情報が“1”であると判定し、信頼度距離d1が負の場合はこのビット情報が“0”であると判定する。

【0348】上記判定により得られた利用情報Inf₂は、ユーザーの参照情報、或いは制御信号にする為の最終的なデータとして出力される。

【0349】以上で、付加情報の埋め込みから抽出までの一連の処理の説明を終わる。

【0350】(変形例) 以上の実施の形態において、付加情報Inf₁（利用情報Inf₂）には誤り訂正符号化されたものを用いることも可能であり、そうする事によって、

更に抽出された利用情報Inf₂の信頼性が向上する。

【0351】なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インターフェース機器、リーダ、プリンタ等）から構成されるシステムの1部として適用しても、1つの機器（たとえば複写機、ファクシミリ装置）からなるものの1部に適用してもよい。

【0352】また、本発明は上記実施の形態を実現する為の装置及び方法のみに限定されるものではなく、上記システム又は装置内のコンピュータ（CPUあるいはMPU）に、上記実施の形態を実現する為のソフトウェアのプログラムコードを供給し、このプログラムコードに従って上記システムあるいは装置のコンピュータが上記各種デバイスを動作させることにより上記実施の形態を実現する場合も本発明の範疇に含まれる。

【0353】またこの場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が上記実施の形態の機能を実現することになり、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードをコンピュータに供給する為の手段、具体的には上記プログラムコードを格納した記憶媒体は本発明の範疇に含まれる。

【0354】この様なプログラムコードを格納する記憶媒体としては、例えばフロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM等を用いることができる。

【0355】また、上記コンピュータが、供給されたプログラムコードのみに従って各種デバイスを制御することにより、上記実施の形態の機能が実現される場合だけではなく、上記プログラムコードがコンピュータ上で稼働しているOS（オペレーティングシステム）、あるいは他のアプリケーションソフト等と共同して上記実施の形態が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明の範疇に含まれる。

【0356】更に、この供給されたプログラムコードが、コンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指示に基づいてその機能拡張ボードや機能格納ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上記実施の形態が実現される場合も本発明の範疇に含まれる。

【0357】なお、上記実施の形態ではコーンマスクを用いて電子透かし情報を埋め込む場合について説明したが、本発明はこれに限らない。特にブルーノイズマスクを用いて電子透かし情報を埋め込む場合も本発明の範疇に含まれる。

【0358】また、上述した種々の特徴点の少なくとも1つを含む構成であれば本発明の範疇に含まれる。

【0359】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、電子透かし情報が埋め込まれた画像に幾何的な歪みが与え

られた場合においても、この歪みを的確に判断できる様にし、結果的に後段の電子透かし情報の抽出を正確に行える。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】電子透かし埋め込み装置の全体構成ブロック図
- 【図2】電子透かし抽出装置の全体構成ブロック図
- 【図3】印刷系処理において抽出側で生成された画像データの一例を示す図
- 【図4】レジストレーション信号埋め込み手段のブロック図
- 【図5】レジストレーション信号を説明する図
- 【図6】信頼度距離演算手段を示す図
- 【図7】スケール合わせ手段のブロック図
- 【図8】レジストレーション信号の抽出を説明する図
- 【図9】付加情報の埋め込み時及び抽出時に用いるパターン配列を示す図
- 【図10】付加情報埋め込み手段のブロック図
- 【図11】埋め込み位置決定手段のブロック図
- 【図12】コーンマスク及びブルーノイズマスクの概念図
- 【図13】人間の視覚の空間周波数特性を示す図
- 【図14】ブルーノイズマスク、コーンマスクの空間周波数特性を示す図
- 【図15】位置参照マスクを説明する図
- 【図16】位置参照マスク内の埋め込み位置を示す概念図
- 【図17】図16のマスクに各パターン配列を展開する様子を示す図
- 【図18】全画像において付加情報Infの埋め込みに必要な領域のを示す図
- 【図19】付加情報Infを埋め込む演算を説明する図
- 【図20】付加情報抽出手段を説明する図
- 【図21】付加情報Infを抽出する様子を説明する図
- 【図22】付加情報Infが存在しないにも拘わらず、抽出しようとした様子を示す図

【図23】原画像から信頼度距離dを抽出した場合の理想的な出現頻度分布を示す図

【図24】電子透かしが埋め込まれた画像から信頼度距離dを抽出した場合を示す図

【図25】本実施の形態における信頼度距離d₁, d₂の出現頻度分布の例を説明する図

【図26】レジストレーション信号の埋め込みと抽出の原理を説明する図

【図27】レジストレーションを行う様子を示した図である

【図28】レジストレーション処理を説明するフローチャート

【図29】空間領域におけるレジストレーション信号埋め込み手段のブロック図

【図30】パッチワーク法における二つの集合を説明する図

【図31】電子透かし埋め込み処理の全体を説明するフローチャート

【図32】電子透かし抽出処理の全体を説明するフローチャート

【図33】図9のパターンに直交するパターン配列の例を示す図

【図34】“直交する”パターン配列を説明する図

【図35】第1、第2の位置参照マスクを示した図

【図36】付加情報Infの構成を示す図

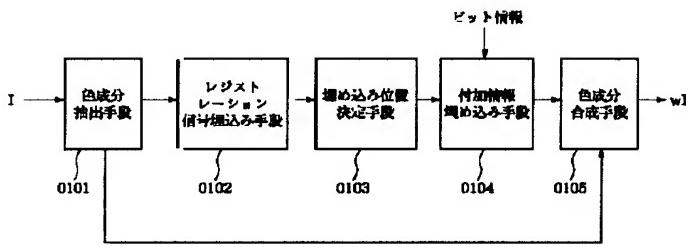
【図37】ブルーノイズマスク内の各係数の一例を示す図

【図38】コーンマスクの画素値の各係数の一例を示す図

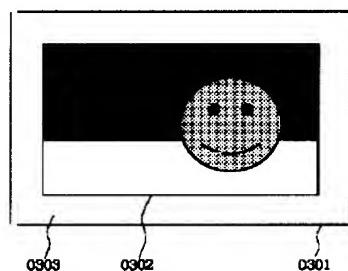
【符号の説明】

- 0101 色成分抽出手段
- 0102 レジストレーション信号埋め込み手段
- 0103 埋め込み位置決定手段
- 0104 付加情報埋め込み手段
- 0105 色成分合成手段

【図1】



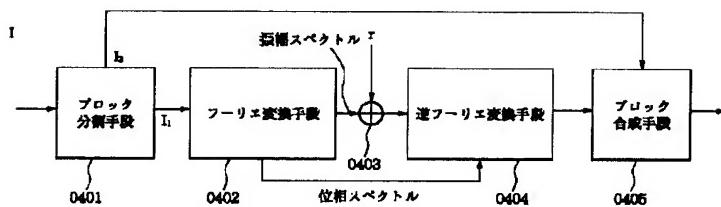
【図3】



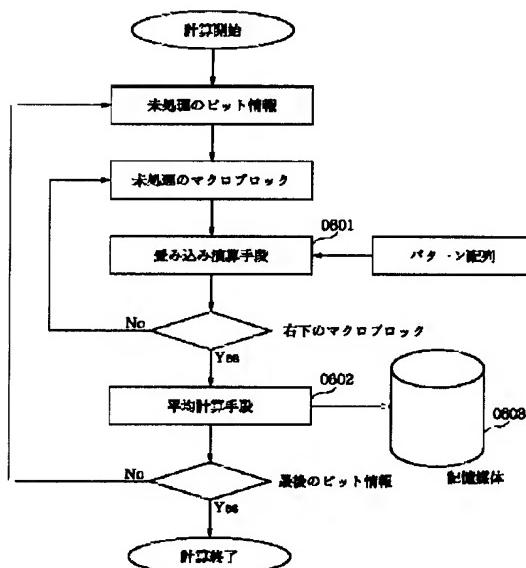
【図2】



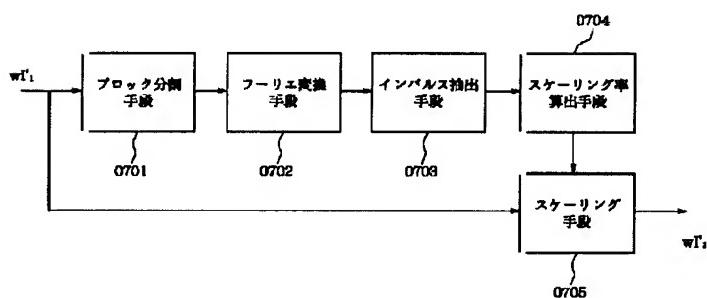
【図4】



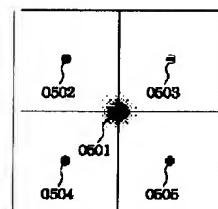
【図6】



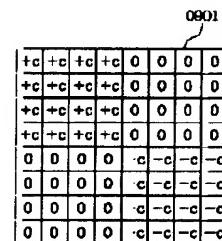
【図7】



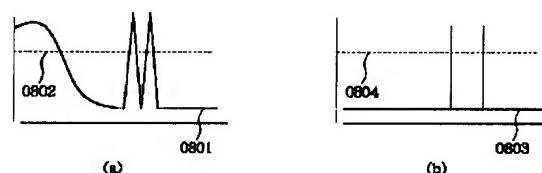
【図5】



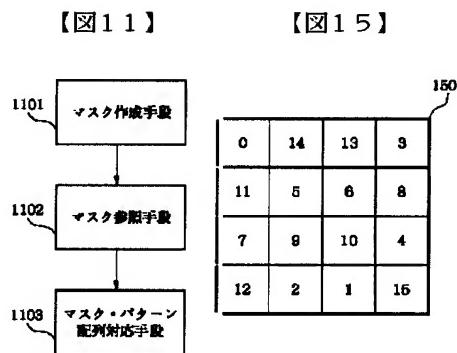
【図9】



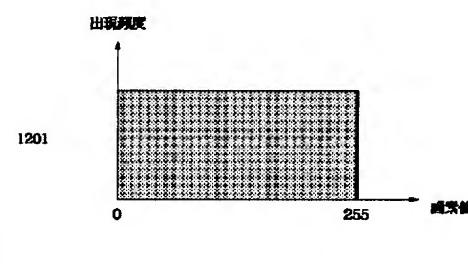
【図8】



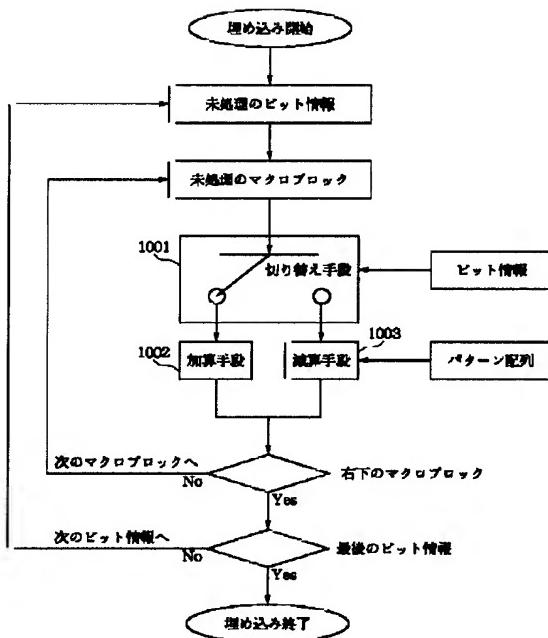
【図11】



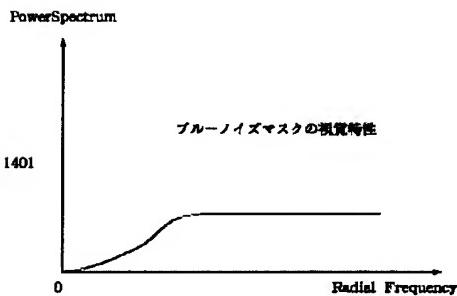
【図15】



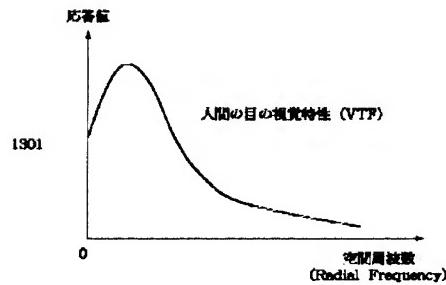
【図10】



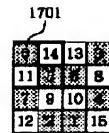
【図14】



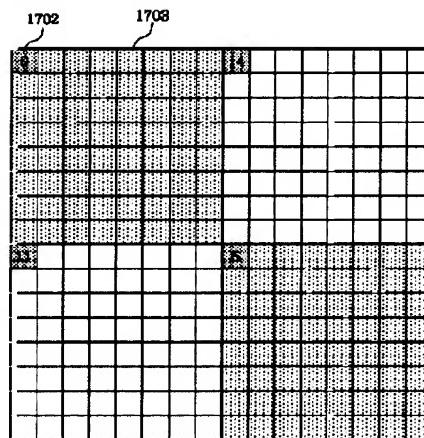
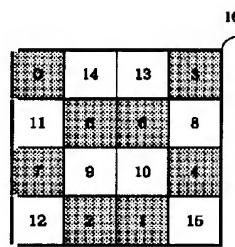
【図13】



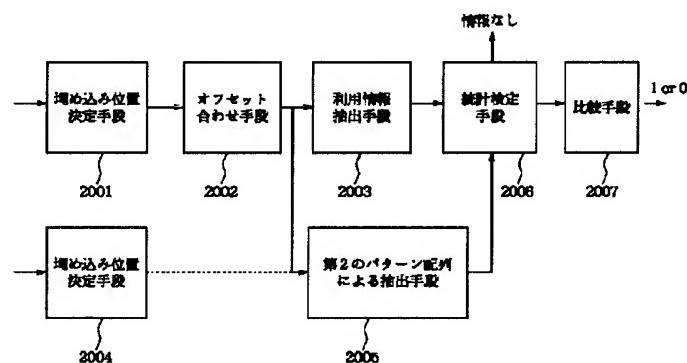
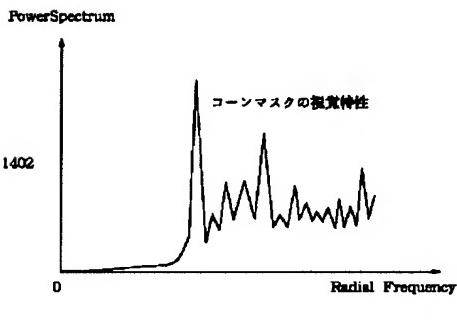
【図17】



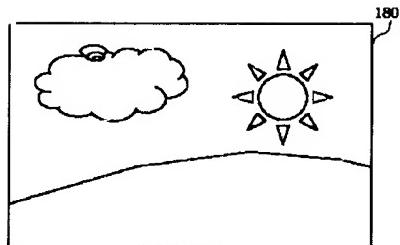
【図16】



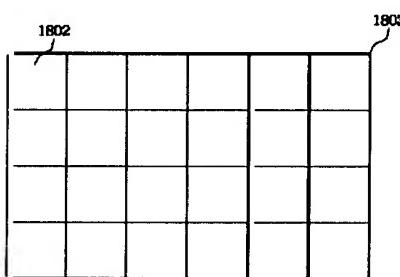
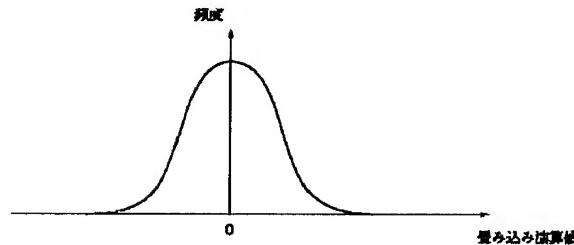
【図20】



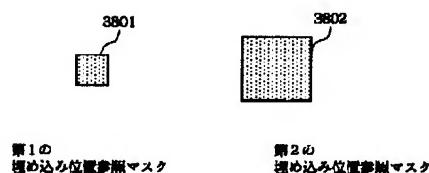
【図18】



【図23】



【図35】



【図37】

69	211	9	217	16	36	190	101
57	197	109	180	117	212	71	114
166	29	55	143	104	148	86	130
64	206	179	48	240	222	108	154
67	40	91	224	37	32	223	194
203	214	106	281	169	4	208	24
47	196	27	61	2	155	81	213
251	64	202	184	170	10	48	138

ブルノイズマスクの係数記憶（一部）

I (x,y)

P (x,y)

I' (x,y)

【図21】

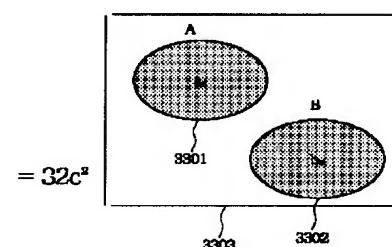
【図30】

a ₀₀	a ₀₁	a ₀₂	a ₀₃	a ₀₄	a ₀₅	a ₀₆	a ₀₇
a ₁₀	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄	a ₁₅	a ₁₆	a ₁₇
a ₂₀	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄	a ₂₅	a ₂₆	a ₂₇
a ₃₀	a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a ₃₄	a ₃₅	a ₃₆	a ₃₇
a ₄₀	a ₄₁	a ₄₂	a ₄₃	a ₄₄	a ₄₅	a ₄₆	a ₄₇
a ₅₀	a ₅₁	a ₅₂	a ₅₃	a ₅₄	a ₅₅	a ₅₆	a ₅₇
a ₆₀	a ₆₁	a ₆₂	a ₆₃	a ₆₄	a ₆₅	a ₆₆	a ₆₇
a ₇₀	a ₇₁	a ₇₂	a ₇₃	a ₇₄	a ₇₅	a ₇₆	a ₇₇

×
埋
み
込
み

+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c

P (x,y)



I'' (x,y)

【図22】

a00	a01	a02	a03	a04	a05	a06	a07
a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16	a17
a20	a21	a22	a23	a24	a25	a26	a27
a30	a31	a32	a33	a34	a35	a36	a37
a40	a41	a42	a43	a44	a45	a46	a47
a50	a51	a52	a53	a54	a55	a56	a57
a60	a61	a62	a63	a64	a65	a66	a67
a70	a71	a72	a73	a74	a75	a76	a77

$$I(x,y)$$

+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
+c	+c	+c	+c	0	0	0	0
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c
0	0	0	0	-c	-c	-c	-c

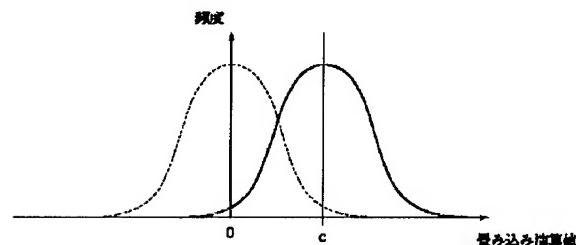
P (x,y)

【図38】

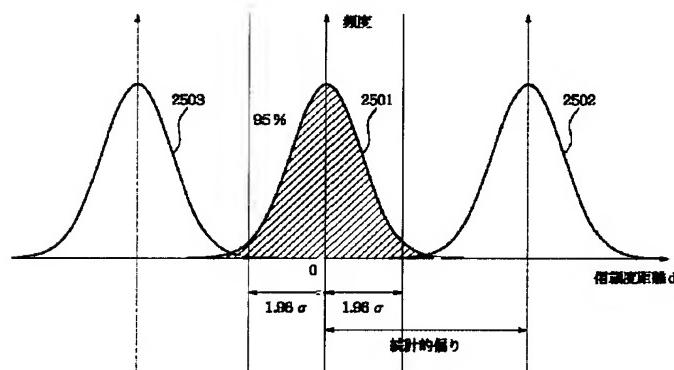
73	244	124	207	70	254	117	196
88	177	11	182	43	186	4	138
104	221	93	231	100	111	85	297
23	151	55	165	26	153	56	177
G7	250	113	193	79	240	128	203
47	188	1	142	33	183	14	125
96	215	83	232	111	218	91	227
28	157	60	171	17	147	51	160

コーンマスクの運動配置（一覧）

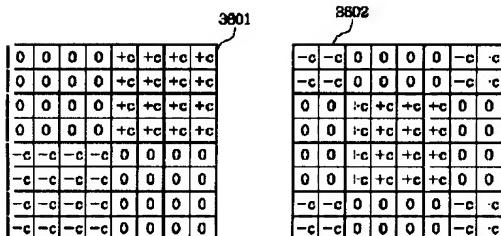
【図24】



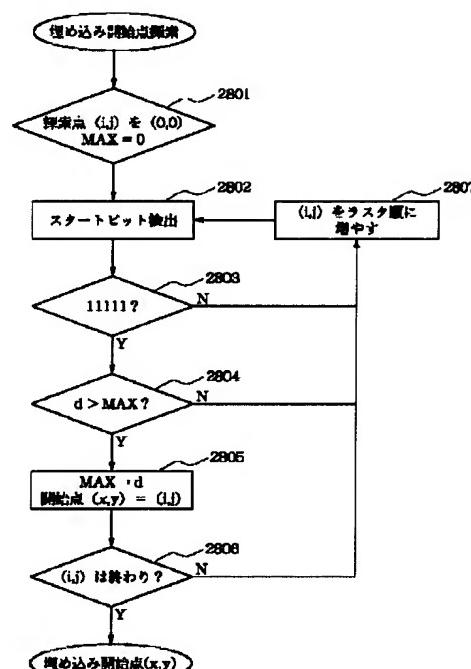
【图25】



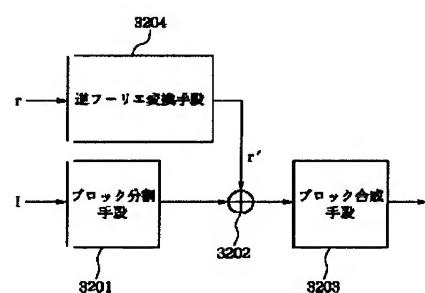
〔図33〕



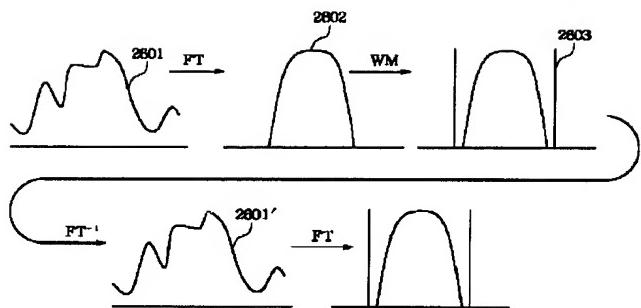
【図28】



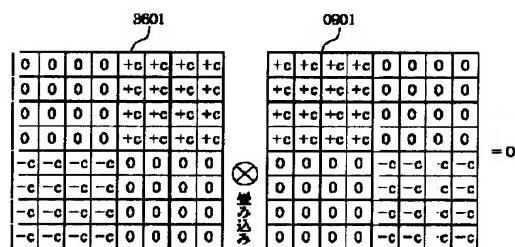
(29)



【図26】

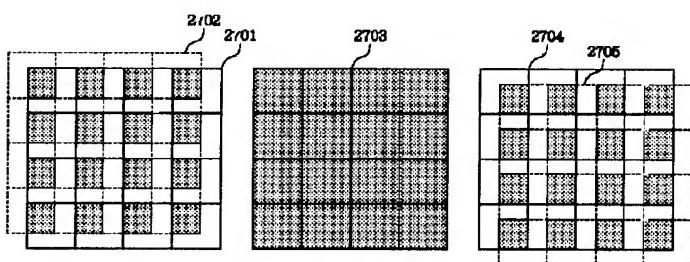


【図34】

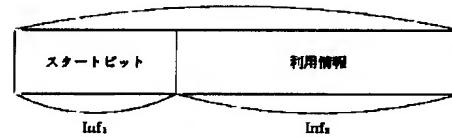


【図36】

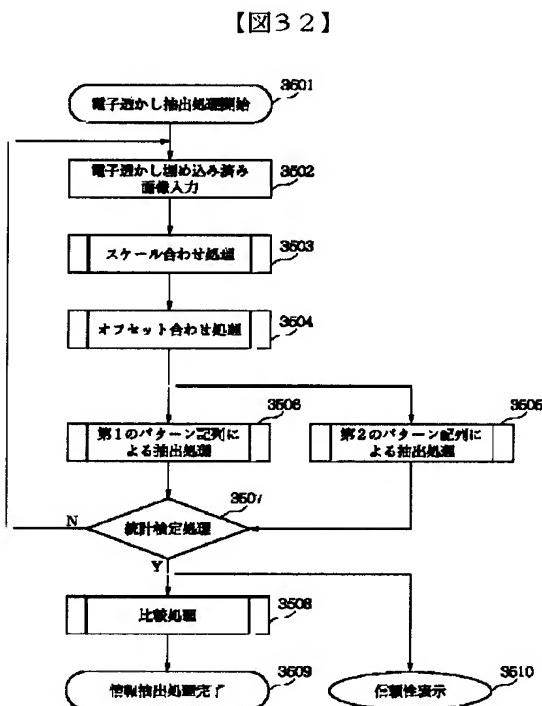
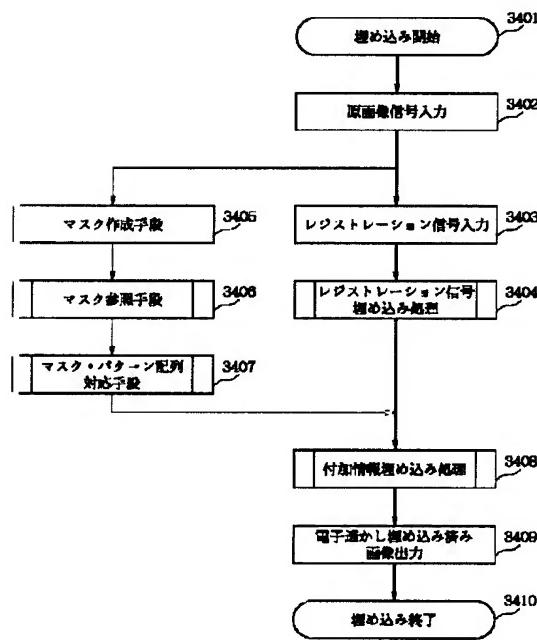
【図27】



付加情報 Inf



【図31】



【手続補正書】

【提出日】平成11年11月26日(1999.11.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正内容】

【0026】レジストレーション信号埋め込み手段0102には、色成分抽出手段0101で得られた青色成分の画像データが入力される。レジストレーション信号埋め込み手段0102では、画像データに対して一種の電子透かしの技術を用いてレジストレーション信号が埋め込まれる。即ち、レジストレーション信号を埋め込んだ画像データにおいて、人間の視覚はレジストレーション信号を知覚することができない。このレジストレーション信号の埋め込み方法等、詳細は後述する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正内容】

【0047】レジストレーション手段0202には、色成分抽出手段0201で得られた青色成分の画像データwl₁'が入力される。そしてこの青色成分の画像データwl₁'を用いて、幾何学的な歪みが補正された画像データwl₂'を生成する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0049

【補正方法】削除

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正内容】

【0050】レジストレーション手段0202は、画像データwl₂'を、付加情報抽出手段0203に出力する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正内容】

【0051】付加情報抽出手段0203は、付加情報埋め込み手段0104での埋め込み方式に合わせた所定の処理を施すことによって、画像データwl₂'に埋め込まれている電子透かし情報を抽出することが可能であり、抽出された付加情報Infを出力する。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0053

【補正方法】変更

【補正内容】

【0053】また、この画像データwl'の青色成分のみが抽出され、次のステップで使用される。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

【補正方法】変更

【補正内容】

【0055】更にステップ3504では、入力された青色成分の画像データwl1'のオフセットが補正される。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正内容】

【0057】統計検定ステップ3507では、上記抽出された電子透かし情報の確からしさが算出、判定され、正しい電子透かし情報ではないと判定されればステップ3502に戻り、電子透かし情報が埋め込まれていると考えられる画像を入力します。一方、充分正確な電子透かし情報であると判定された場合には、ステップ3508の比較処理により電子透かし情報(付加情報Inf)の抽出を行います。また、ステップ3510では上記確からしさを示す情報を後述する信頼性指標Dとして表示する。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】削除

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0060

【補正方法】変更

【補正内容】

【0060】まず、電子透かし抽出側におけるレジストレーション手段0202、ステップ3503が実行するレジストレーションという処理について説明します。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】削除

【手續補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0094

【補正方法】変更

【補正内容】

【0094】図4では、レジストレーション信号をフー

リエ変換領域において埋め込む方式を説明した。一方で、レジストレーション信号を空間領域において埋め込む方式も考えられる。この方式を図29を用いて説明する。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0123

【補正方法】変更

【補正内容】

【0123】[3-2埋め込み位置決定処理]図11は埋め込み位置決定手段0103の内部構成を記している。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0127

【補正方法】変更

【補正内容】

【0127】更にマスク・パターン配列対応手段1103は、マスク内の各係数値の位置に各パターン配列の配列要素(8×8サイズ)を展開する。即ち、図17の1

<対応表1>

埋め込むビット情報の順序	S1	S2	S3	S4	S5	1	2	3
マスク内の係数	0	1	2	3	4	5	6	7

ここで、S1～S5まではオフセット合わせ処理装置で用いる位置合わせの為のビット情報(スタートビット)である。1～3は3ビットの利用情報である。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0198

【補正方法】変更

【補正内容】

【0198】この先頭座標から図9に示されるパターン配列を用いると、パターン配列の大きさを持つ領域1703に重なり合わず埋め込みを行うことが可能になる。

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0214

【補正方法】変更

【補正内容】

【0214】図19に示す例では、I(x,y)が元の画像、P(x,y)が8×8のパターン配列である。8×8のパターン配列を構成する各係数は、このパターン配列と同じサイズの元の画像データ(青色成分)に重ね合わせられ、同位置の値同士が加減算される。その結果、I'(x,y)が算出され、ビット情報が埋め込まれた青色成分の画像データとして図1の色成分合成手段0105へ出力される。

【手続補正19】

【補正対象書類名】明細書

701に示されるマスクの各係数値(1マス)を、同図1703の様に8×8倍にして各パターン配列の埋め込み位置として参照可能とする。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0128

【補正方法】変更

【補正内容】

【0128】後述の付加情報埋め込み手段0104は、図17の埋め込み先頭座標1702を参照して、パターン配列を用いて各ビット情報を埋め込むことになる。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0178

【補正方法】変更

【補正内容】

【0178】

【表1】

【補正対象項目名】0219

【補正方法】変更

【補正内容】

【0219】以上の処理により、画像データ中に付加情報Infが埋め込まれる。この付加情報Infが埋め込まれた画像データの各画素が、十分少ないドット数で表現されるのであれば、パターン配列の大きさも十分小さくなるので、これらパターン配列の1つ1つは非常に小さい点でしか人間の目には知覚されない。よって、コーンマスクの空間周波数特性も維持され、人間の目に見えにくい。

【手続補正20】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0241

【補正方法】変更

【補正内容】

【0241】[3-5 付加情報抽出処理]次に、図1の付加情報埋め込み手段0104で付加情報Infが埋め込まれた画像データwI'の青色成分からこの付加情報Infを抽出する図2の付加情報抽出手段0203の動作について述べる。

【手続補正21】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0250

【補正方法】変更

【補正内容】

【0250】図21は付加情報Infを構成するある1ビット情報が埋め込まれた画像データ（青色成分） $I''(x, y)$ に対してこの1ビット情報の抽出処理を行った例、そして図22は上記1ビット情報が埋め込まれていない画像データ $I(x, y)$ に対して1ビット情報の抽出処理を行うとした例である。

【手続補正22】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0253

【補正方法】変更

【補正内容】

【0253】一方、図22に示す例では、上述の演算と同様の演算が1ビット情報が埋め込まれていない画像データ $I(x, y)$ に対して施されている。原画像（画像データ I に相当）からは畳み込み演算の結果、図22に示す様に零の値が得られる。

【手続補正23】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0257

【補正方法】変更

【補正内容】

【0257】よって畳み込み演算手段0601は、付加情報Infを構成する各ビット情報を1ついて、夫々複数の畳み込み演算結果の和を求める。例えば、付加情報Infが8ビットであれば、8個の和が得られる。この各ビット情報に対応する和は平均計算手段0602に入力され、夫々が全マクロブロックの数nで割られて平均化される。この平均値が信頼度距離dである。即ち、この信頼度距離dは、図21の“ $32c^2$ ”と“0”的どちらに類似しているかを多数決的に生成した値である。

【手続補正24】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0273

【補正方法】変更

【補正内容】

【0273】図27は、本実施の形態で用いるパッチワーク法で埋め込まれた付加情報Infを抽出する為、付加情報Infの埋め込み時に用いたものと同一のパターン配列（2702、2705）（コーンマスクも配置情報として参照）を用いて、畳み込みを行いながら本来のマクロブロックの位置（2701、2703、2704）を探索する様子を示している。左の図から右の図へ向かって探索が連続的に進んでいるものとする。

【手続補正25】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0279

【補正方法】変更

【補正内容】

【0279】上記重なる面積は前述した信頼度距離dに置き換えて考えることができる。即ち、畳み込み対象の

パターン配列とマクロブロックの位置関係が完全に一致していれば、各ビット情報共に信頼度距離dは上述した土 $32c^2$ に非常に近くなる。

【手続補正26】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0286

【補正方法】変更

【補正内容】

【0286】ここで信頼度距離d1は利用情報抽出手段2003において利用情報Inf₂を抽出するために、第1のパターン配列（コーンマスクも配置情報として参照）を用いて得られる信頼度距離であり、信頼度距離d2は第1のパターン配列とは異なる後述する第2のパターン配列を用いて得られる信頼度距離である。第1のパターン配列は、通常付加情報Inf（スタートビットInf₁、利用情報Inf₂）を埋め込む際に用いた図9のパターン配列である。

【手続補正27】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0299

【補正方法】変更

【補正内容】

【0299】例えば、信頼度距離d2で作成した正規分布2501を構成する斜線部分（中心から95%までの構成要素）より外側に信頼度距離d1の出現頻度分布が存在すれば、対象となっている画像に統計的偏りが存在し、利用情報Inf₂が埋め込まれていると考えることができ、利用情報Inf₂の確からしさを統計的に判断することができる。この詳しい方法については後述する。

【手続補正28】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0302

【補正方法】変更

【補正内容】

【0302】第2のパターン配列による抽出手段2005は、利用情報抽出手段2003に用いた第1のパターン配列と“直交する”第2のパターン配列を用いて、信頼度距離d2を求める手段であり、畳み込み処理を行う点等、利用情報抽出手段2003と動作自体はほぼ同じである。

【手続補正29】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0314

【補正方法】変更

【補正内容】

【0314】付加情報Infの埋め込み時に用いたパターン配列に“直交する”パターン配列を信頼度距離d2の計算に用いる理由は、信頼度距離d2の分布に統計的な偏りを存在させない、即ち0が中心の出現頻度分布を生成する為である。

【手続補正30】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0330

【補正方法】変更

【補正内容】

【0330】本実施の形態では、上記対応表3の規則に従った位置関係に第2のパターン配列を割り当て、順次重複処理を行い、各ビット情報に対応する69個の信頼度距離d2を算出する。

【手続補正31】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】電子透かし埋め込み装置の全体構成ブロック図

【図2】電子透かし抽出装置の全体構成ブロック図

【図3】印刷系処理において抽出側で生成された画像データの一例を示す図

【図4】レジストレーション信号埋め込み手段のブロック図

【図5】レジストレーション信号を説明する図

【図6】信頼度距離演算手段を示す図

【図7】スケール合わせ手段のブロック図

【図8】レジストレーション信号の抽出を説明する図

【図9】付加情報の埋め込み時及び抽出時に用いるパターン配列を示す図

【図10】付加情報埋め込み手段のブロック図

【図11】埋め込み位置決定手段のブロック図

【図12】コーンマスク及びブルーノイズマスクの係数値の出現頻度分布を示す図

【図13】人間の視覚の空間周波数特性を示す図

【図14】ブルーノイズマスク、コーンマスクの空間周波数特性を示す図

【図15】位置参照マスクを説明する図

【図16】位置参照マスク内の埋め込み位置を示す概念図

【図17】図16のマスクに各パターン配列を展開する様子を示す図

【図18】全画像において付加情報Infの埋め込みに必要な領域を示す図

【図19】付加情報Infを埋め込む演算を説明する図

【図20】付加情報抽出手段を説明する図

【図21】付加情報Infを抽出する様子を説明する図

【図22】付加情報Infが存在しないにも拘わらず、抽出しようとした様子を示す図

【図23】原画像から信頼度距離dを抽出した場合の理想的な出現頻度分布を示す図

【図24】電子透かし埋め込まれた画像から信頼度距離dを抽出した場合を示す図

【図25】本実施の形態における信頼度距離d1,d2の出現頻度分布の例を説明する図

【図26】レジストレーション信号の埋め込みと抽出の原理を説明する図

【図27】オフセット合わせ処理を行う様子を示した図

【図28】オフセット合わせ処理を説明するフローチャート

【図29】空間領域におけるレジストレーション信号埋め込み手段のブロック図

【図30】パッチワーク法における二つの集合を説明する図

【図31】電子透かし埋め込み処理の全体を説明するフローチャート

【図32】電子透かし抽出処理の全体を説明するフローチャート

【図33】図9のパターンに直交するパターン配列の例を示す図

【図34】“直交する”パターン配列を説明する図

【図35】第1、第2の位置参照マスクを示した図

【図36】付加情報Infの構成を示す図

【図37】ブルーノイズマスク内の各係数の一例を示す図

【図38】コーンマスクの画素値の各係数の一例を示す図

【符号の説明】

0101 色成分抽出手段

0102 レジストレーション信号埋め込み手段

0103 埋め込み位置決定手段

0104 付加情報埋め込み手段

0105 色成分合成手段

【手続補正32】

【補正対象書類名】図面

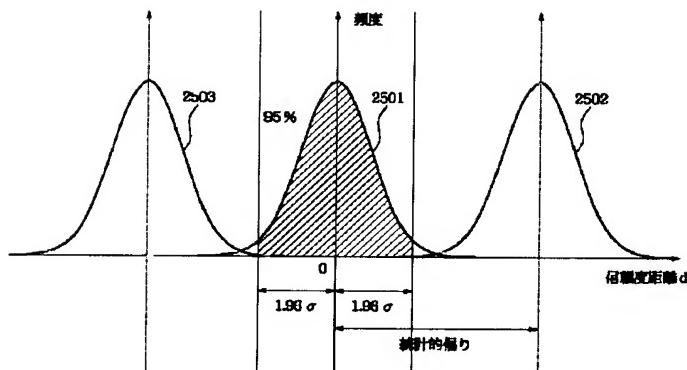
【補正対象項目名】図25

【補正方法】変更

【補正内容】

【図25】

(32) 01-119559 (P2001-119559A)



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

F I
H 0 4 N 1/40

(参考)

Z

(72) 発明者 岩村 恵市

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

F ターム(参考) 5B057 AA20 CA01 CA08 CA12 CA16
CD12 DA07 DB02 DB06 DB09
DC02
5C076 AA14 AA40 BA06
5C077 LL14
5L096 AA02 AA06 BA08 EA13 EA14
FA23 FA34 FA69 GA03 GA10
GA19 GA38 MA03